

دانشگاه صنعتی شریف دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

پایاننامهی کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر

عنوان:

## کشف ترواهای سخت افزاری: یک رویکرد اندازه\_آگاه

نگارش:

سید بهنام حیدرشاهی

استاد راهنما:

دكتر شاهين حسابي

اردیبهشت ۱۳۹۴



## به نام خدا دانشگاه صنعتی شریف دانشکدهی مهندسی کامپیوتر

## پایاننامهی کارشناسی ارشد

عنوان: کشف ترواهای سخت افزاری: یک رویکرد اندازه\_آگاه نگارش: سید بهنام حیدرشاهی

### كميتهى ممتحنين

استاد راهنما: دكتر شاهين حسابي

استاد داور داخلی: دکتر سیاوش بیات\_سرمدی امضاء:

استاد داور خارجی:

تاريخ:

## سپاس

از استاد بزرگوارم که با کمکها و راهنماییهای بیدریغشان، بنده را در انجام این پروژه یاری دادهاند، تشکر و قدردانی میکنم. همچنین از خانوادهی عزیزم صمیمانه سپاسگزارم.

#### چکیده

با افزایش ساخت مدارات مجتمع نیمههادی در کارخانههایی جدای از محل طراحی آنها، نگرانی راجع به امکان جایگذاری مدارات مخرب یا بدافزار در مدار افزایش یافته است. یک مساله اصلی وجود دارد که امنیت و قابلیت اعتماد تراشهها را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات و یا اضافه کردن مدار با اهداف بداندیشانه که تروای سخت افزاری نام دارد، به راحتی توسط فرآیندهای غیرمطمئن در روند طراحی و ساخت تراشهها قابل انجام است [۱]. جعل و تقلب در ساخت تراشهها، در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است [۲].

با وجود تلاشهای بسیاری که برای تشخیص تروا و همچنین جلوگیری از درج تروا انجام شده است، همچنان فقدان یک روش جامع و کامل در این حیطه محسوس است. تمام روشهای موجود، یا صرفاً برای ترواهای کوچک دارای عملکرد مطلوب هستند، یا منحصراً برای ترواهای بزرگ. این پژوهش در تلاش است تا جای خالی ذکر شده را با معرفی یک روش ترکیبی و اندازه ـ آگاه پر کند. رویکرد اندازه ـ آگاه، با محاسبه تاثیر اندازه تروا در نتیجهی آزمون و تنظیم آزمون بسته به اندازهی تروا، در ازای بالا بردن پیچیدگی آزمون، به طور میانگین دقت تشخیص را ۱۰ درصد از روشهای پیشین بهبود می بخشد. همچنین روش پیشنهادی ما قادر خواهد بود از لحاظ سرعت آزمون، نسبت به کارهای پیشین، نتایج بین همچنین روش بهتری را به ارمغان آورد.

كليدواژهها: ترواي سختافزاري، قابليت اطمينان، آزمون VLSI، آزمون اندازه\_آگاه، معماري كامپيوتر

# فهرست مطالب

| خ  | ِست شک <i>ل</i> ها<br>         | فهر |
|----|--------------------------------|-----|
| ذ  | رست <i>جدولها</i>              | فهر |
| ١  | مقلمه                          | ١   |
| ١  | ۱_۱ تعریف مسئله                |     |
| ۲  | ۱_۲ اهمیت موضوع                |     |
| ۲  | ۱_۳ ادبیات موضوع               |     |
| ۴  | ۱_۴ اهداف تحقیق                |     |
| ۵  | ۱ _ ۵ ساختار پایاننامه         |     |
| ۶  | مفاهيم اوليه                   | ۲   |
| ۶  | ۲_۱ ترواهای سختافزاری          |     |
| ٧  | ۲_۲ دستهبندی ترواهای سختافزاری |     |
| ٨  | ۲_۲_۱ فاز درج تروا             |     |
| ٩  | ۲_۲_۲ سطح انتزاع               |     |
| ١. | ۲_۲_۳ روش فعال شدن تروا        |     |
| ١١ | ۲_۲_۲ عملک د تر وا             |     |

| ۱۲ | ۲_۲_۵ محل قرارگیری  |   |
|----|---|---|
| ۱۳ | ۲_۳ مدل کردن ترواهای سختافزاری  |   |
| ۱۳ | ۲ ـ ۳ ـ ۱ مدار تحریک  |   |
| ۱۷ | ۲_۳_۲ مدار بار  |   |
| ۱۸ | کارهای پیشین  | ٣ |
| ۱۸ | ۳_۱ تشخیص ترواهای سختافزاری   |   |
| ١٩ | ۳-۲ دستهبندی روشهای تشخیص تروا  |   |
| ۲۱ | ۳_۲_۱ رویکردهای مبتنی بر آزمون منطقی                                      |   |
| 77 | ۳_۲_۲ روشهای مبتنی بر تحلیل اثرات جانبی دوشهای مبتنی بر تحلیل اثرات جانبی |   |
| 78 | ۳_۲_۳ رویکردهای نظارت زمان اجرا   |   |
| 77 | ۳_۲_۴ روشهای طراحی مطمئن  |   |
| ۲۱ | ۳_۲_۵ روشهای مبتنی بر حذف رخدادهای نادر                                   |   |
| ٣۶ | ۳_۲_۶ طراحی برای آزمون تروا   |   |
| ٣۶ | ٣_٢_٧ سختافزار حامل اثبات   |   |
| ٣٨ | ۳_۲_۸ مقایسه روشهای تشخیص تروا  |   |
| 40 | روش پیشنهادی  | ۴ |
| 40 | ۲_۱ راهکار ما   | Ċ |
|    |   |   |
| 49 | ۲_۲ چالشهای پیش رو در روشهای تشخیص تروا                                   |   |
| 49 | ۳_۴ شبیه سازی   |   |
| ۵١ | ۲_۳_۴ محیط شبیه سازی  |   |
| ۵۵ | ۴_٣_٢ مجموعه داده   |   |
| ۵۵ | ۳_۳_۴ نتایج شبیه سازی   |   |

| ۵۶ | ۴_۴ الگوریتم تولید بردار آزمون  |       |
|----|---|-------|
| ۵۶ | ۴_۵ شبیه ساز تروا یاب   |       |
| ۵۶ | ۴_۶ بررسی اثر اندازه تروا بر نتیجه آزمون  |       |
| ۵۶ | <ul> <li>۲-۴ مقایسه نرخ کشف آزمون اثرات جانبی با استفاده از بردارهای هوشمند و تصادفی .</li> </ul> |       |
| ۵۹ | نتیجهگیری   | ۵     |
| ۵۹ | ۱_۵ جمع بندی نتایج بدست آمده  |       |
| ۶. | ۵_۱_۱ یک آزمون اثرات جانبی بهتر   |       |
| ۶. | ۵_۱_۲ مشاهده تاثیر اندازه تروا در نتیجه آزمون   |       |
| ۶. | ۵-۲ مسائل باز و کارهای آتی  |       |
| ۶. | ۵_۲_۱ آزمون خودکار اندازهآگاه   |       |
| ۶. | ۵_۲_۲ محل فرضي تروا   |       |
| ۶١ | ۵_۲_۳ مدل مدار و تروا   |       |
| ۶١ | ۵_۲_۴ ایجاد فعالیت نسبی بیشتر برای ترواها   |       |
| ۶١ | ۵_۲_۵ افزایش دقت شبیهسازی   |       |
| ۶١ | ۵_۲_۶ آزمون واقعی   |       |
| ۶۲ | ••  | م. ا- |

# فهرست شكلها

| 14 | دستهبندی ترواها   | 1_7 |
|----|---|-----|
| ۱۵ | تروا با تحریک دیجیتال ترکیبی  | ۲_۲ |
| ۱۵ | تروا با تحریک دیجیتال ترتیبی همگام  | ٣_٢ |
| 18 | تروا با مدار تحریک دیجیتال ترتیبی از نوع شمارنده غیرهمگام                 | 4_7 |
| 18 | تروا با مدار تحریک دیجیتال ترتیبی با ترکیبی از شمارندههای همگام و ناهمگام | ۵_۲ |
| ۱۷ | تروا با مدار بار از نوع آنالوگ  | 8_4 |
| ۲. | دستهبندی روشهای تشخیص ترواهای سختافزاری                                   | 1_4 |
| 74 | اثر اندازه تروا بر جریان نشتی و جریان گذرای تغذیه                         | ۲_۳ |
| ۲۵ | نحوه اعمال روش اندازهگیری جریان و بار به صورت محلی شده                    | ٣_٣ |
| 49 | معماری پایه محاسبه تاخیر مسیرهای داخلی با استفاده از ثبات سایه            | ۴_٣ |
| ٣. | مدار نوسانگر حلقوی ساده   | ۵_۳ |
| ٣١ | پیمانه اندازهگیری فرکانس  | ۶_۳ |
| ٣٢ | مدار مبهم سازی شده که شامل مدار اصلی می باشد                              | ٧_٣ |
| ٣۴ | مدار اصلی و مدار شامل فلیپ فلاپهای ساختگی                                 | ۸_٣ |
| ۳۵ | معماری SoC شامل پیمانه های DEFENSE  | ۹_٣ |
| ٣٧ | ۱ گامهای اصلی در روش DFTT   | ۰_۳ |

| ٣٩ | ۳_۱۱روند طراحی هستههای IP و تولید و بررسی اثبات در روش PCHIP |  |
|----|--|--|
| ۴۸ | <b>۱_۴</b> انواع تروا در مدارهای ترکیبی و ترتیبی             |  |
| ۵٠ | ۲_۴ اثر تغییر فرآیند بر ولتاژ آستانه و جریان نشتی            |  |
| ۵١ | ۳_۴ نمای شبیه ساز ModelSim                                   |  |
| ۵۳ | ۴_۴ ابزار ۴_۴  |  |
| ۵۴ | ۲_۵ ادار saif مشاهده اطلاعات saif ادار                       |  |

# فهرست جدولها

| ۴. | مقایسه آزمونهای منطقی و اثرات جانبی                                 | 1-4 |
|----|---|-----|
| 44 | مقایسه روشهای مقابله با تروا  | ۲_٣ |
| ۵٧ | اثر اندازه تروا بر نتیجه آزمون (نرخ کشف تروا)                       | 1_4 |
| ۵۸ | مقایسه آزمون اثرات جانبی با بردارهای هوشمند و تصادفی (نرخ کشف تروا) | ۲_۴ |

## فصل ۱

## مقدمه

نخستین فصل این پایاننامه به معرفی مسئله، بیان اهمیت موضوع، ادبیات موضوع، اهداف تحقیق و معرفی ساختار یایاننامه می پر دازد.

#### ۱\_۱ تعریف مسئله

مسئله ی کشف ترواهای سخت افزاری: مدار مجتمع یک مدار الکترونیکی است که بر روی یک تراشه از مواد نیمه هادی ساخته می شود و میلیون ها ترانزیستور یا سایر عناصر الکترونیکی می تواند روی آن قرار گیرد. این مدارات در تمامی ابزارهای الکترونیکی از رایانه ها و تلفنهای همراه گرفته تا ابزارهای نظامی و فضایی کاربرد دارند. به طور معمول و به دلیل کاهش هزینه، تولید انبوه این مدارها اکثراً به کارخانه های غیر قابل اعتماد سپرده می شود. هرگونه اختلاف آگاهانه بین طراحی مدار و سخت افزار تولیدی، که هدف آن تغییر، اختلال در، یا سرقت اطلاعات از عملکرد سخت افزار باشد، به معنی اضافه شدن تروا در مدار است. برای حصول اطمینان درباره ی عاری بودن مدار از چنین سخت افزارهای بداندیشانه، روش های متعددی وجود دارد. پژوهش با ترکیب دو روش آزمون منطقی و اثرات جانبی، تلاش دارد به یک آزمون با دقت بهتر از کارهای پیشین برسد. هدف دوم این آزمون یافتن نقطه ی مرزی برای مقایسه یک آزمون با دقت بهتر از کارهای پیشین برسد. هدف دوم این آزمون یافتن نقطه ی مرزی برای مقایسه کارایی دو روش مذکور، با در نظر گرفتن اندازه ی تروا است.

## ۱\_۲ اهمیت موضوع

برطبق گزارشهای وزارت دفاع آمریکا[۱] و اسناد وزارت بازرگانی آمریکا [۲] مدارات مجتمع به شدت در برابر فعالیتهای بداندیشانه و مخرب، آسیب پذیر شدهاند. ترواهای سختافزاری مهمترین مساله امنیت و قابلیت اطمینان مدارات مجتمع در سالهای اخیر بوده است.

## ۱ ـ ۳ ادبیات موضوع

تشخیص ترواهای سختافزاری بسیار سخت است. چرا که اثر آنها بر عملکرد مدار همیشه قابل رؤیت نیست. یک تروا که به صورت حرفهای طراحی شده باشد، ممکن است شامل تعداد اندکی دروازه منطقی باشد که در مکانهای مختلف مدار درج شده باشند. بنابراین تغییرات در پارامترهای مدار تقریبا قابل چشمپوشی است. از طرفی از آنجا که مدار فعالکننده تروا معمولاً به نحوی انتخاب میشود که در شرایط نادری فعال شود و خروجی مدار تروا تا حد امکان قابل مشاهده نباشد، تشخیص تروا با استفاده از آزمونهای رایج، بسیار مشکل خواهد بود. از طرفی به علت طیف گسترده ترواها، ارائه مدلی که تمامی ترواها را بتواند مدل کند و جهت تشخیص تروا به کار رود، ناممکن است. اخیراً روشهای مختلفی برای تشخیص تروا ارائه شدهاست. این روشها میتوانند به سه دسته روشهای تحلیل اثرات جانبی، روشهای فعالسازی تروا و معماریهای نظارتی، دستهبندی شوند. در دسته اول پارامترهای جانبی مدار تحلیل میشود تا براساس تغییرات آن، حضور تروا تشخیص داده شود. در این روشها ممکن است تحلیلهای مبتنی بر توان [۳, ۴, ۵] ، مبتنی بر جریان [۶] و مبتنی بر تاخیر [۷, ۸] انجام شود. این روشها وقتی موثر هستند که اثر تروا بر پارامترهای جانبی شدید و کاملاً قابل تشخیص باشد. اما مسائلی وجود دارد که اثر تروا بر این پارامترها را کم میکند. برای مثال نویز اندازهگیری، تغییرات فرآیند و تغییرات محیطی میتواند اثر تروا بر این پارامترها را کمرنگ کند. دسته دوم روشهایی هستند که قصد فعالسازی تروا به طور کامل را دارند [۹, ۱۰, ۱۱, ۱۲] . با فعال شدن تروا، به احتمال بالا با چک کردن خروجیهای مدار، عملکرد مخرب آن قابل مشاهده خواهد بود. مساله اصلی در این روشها این است که زمان لازم برای فعالسازی تروا به طور کامل چقدر باشد. گاهی اوقات زمان فعالسازی آنقدر زیاد است که استفاده از این روش به صرفه نخواهد بود. از طرفی یک طراح تروا حرفهای ممکن است تروایی طراحی کند که در شرایط بسیار نادر فعال شود و استفاده از این روش را مشکل سازد. همچنین

ممکن است بعضی ترواها اثری بر خروجی مدار نداشته باشند [۱۳]. ساختارهای ناظر برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از تروا ارائه شدهاند. برای نمونه ساختار DEFENSE در طراحی عملیاتی مدارات منطقی تعبیه میشود تا به صورت بی درنگ بر امنیت مدار نظارت کند [۱۴]. در [۱۵] یک معماری گذرگاه در هاSoC ارائه شدهاست که نسبت به درج تروا مقاوم سازی شده به نحوی که از دسترسی نامطمئن به دادههای امن جلوگیری کند. مشکل این روش این است که نظارت بر تمام اجزای مداری با میلیونها دروازه منطقی، ناممکن است. هدف ما در بخش نخست این پژوهش ارائه روشهای نوینی برای تشخیص تروا است. این روشها باید:

- ۱) برای تشخیص ترواهایی که حتی از تعداد کمی دروازه منطقی تشکیل شدهاند، کارا باشند.
  - ۲) اثر تغییرات فرآیند و تغییرات محیطی بر این روشها باید حداقل باشد.

۳) اندازهگیریها و فرآیند تشخیص در این روشها باید تا حد امکان دارای حداقل سربار زمانی، سربار هزینه و سربار سختافزاری باشد و استفاده از آن به سهولت ممکن باشد.

برای بهبود کارایی روشهای تشخیص تروا و رفع محدودیتهای آنها، روشهای متعددی توسط جامعه محققان اطمینان و امنیت سختافزاری ارائه شده که هدف آنها تغییر روال طراحی کنونی است. به این روشها، روشهای طراحی برای اطمینان سختافزاری می گویند [۳]. هدف از این روشهای بازدارنده تروا این است که مانع درج تروا شوند و تشخیص ترواها را تسهیل کنند. برخلاف روشهای تشخیص تروا که روشهای منفعلانه هستند، روشهای طراحی مطمئن، روشهایی فعال هستند. یعنی ساختار مدار را به نحوی تغییر میدهند تا مانع از درج تروا شوند. اکثر روشهای بازدارنده از تروا، با هدف تسهیل در تشخیص تروا با استفاده از روشهای تحلیل اثرات جانبی ارائه شدهاند. از این پس به این روشها، روشهای مبتنی بر اثرانگشت اثرات جانبی گفته میشود. بعضی از این روشها صرفا امکاناتی برای اندازهگیری پارامترهای جانبی فراهم میکنند ولی برخی دیگر مقادیر اندازهگیری شده را با مقادیر آستانهای که از قبل تعریف شدهاند، مقایسه میکنند. سربار طراحی عمده ترین چالش این روشهاست. در برخی از روشهای طراحی مطمئن، با این فرض که طراح تروا، مدار تحریک تروا را از قسمتهایی انتخاب میکند که به ندرت فعال میشوند (کنترلپذیری پایینی دارند)، هدف، حذف رخدادهای نادر است. روش درج فلیپ فلاپهای پویش [۱۶] و روش ولتاژ معکوس [۱۷] با هدف متعادل کردن فرکانس گذار سیگنالهای داخلی برای حذف رخدادهای نادر، ارائه شدهاند. از طرفی برخی روشها بدون حذف رخدادهای نادر، کاری میکنند که طراح تروا در تشخیص رخدادهای نادر دچار خطا شود. روش مبهم سازی [۱۸] به نوعی ساختار واقعی مدار را پنهان میکند تا حملهکننده نتواند

احتمال واقعی رخدادها را حساب کند و براساس آن در انتخاب محل درج تروا به خطا رود. مشکل اکثر این روشها سربار طراحی است و اینکه در برخی موارد فرضیه استفاده از رخدادهای نادر چندان درست نیست. در مقابل روشهای دیگری هستند که برای اینکه بر چنین فرضیاتی استوار نباشند، از روش طراحی برای آزمون تروا TPTT که در [۱۹] ارائه شدهاست استفاده میکنند. این روشها سربار سختافزاری بیشتری دارند. برخی دیگر از روشها نیز در دسته روشهای طراحی مطمئن جای میگیرند. روشهایی که هدفشان حفاظت از IP است. در [۲۰, ۲۱] مفهوم سختافزار حامل اثبات PCH ارائه شدهاست که مبتنی بر روش حفاظت نرمافزاری کد حامل اثبات PCC است. این روش برای ممانعت از درج تروا در IP ارائه شدهاست. هدف ما در بخش دوم این پژوهش این است که روشهای جدیدی برای تسهیل روشهای تشخیص تروای ارائه شده و یا برای مقاوم سازی مدار در برابر درج تروا ارائه کنیم.. این روشها باید:

۱) تا حد امکان سربار زمانی و سختافزاری کمتری نسبت به روشهای پیشین داشته باشند.

۲) طراحی مطمئن مدار را یا بسیار راحت کنند و یا ابزاری برای خودکار سازی این روند ارائه کنند.

#### ١\_٢ اهداف تحقيق

در این پایاننامه سعی میشود که مسئله ی کشف ترواهای سخت افزاری مورد مطالعه قرار گیرد.برای حصول اطمینان درباره ی عاری بودن مدار از چنین سخت افزارهای بداندیشانه، روشهای متعددی وجود دارد. این پژوهش با ترکیب و تمرکز روی دو روش آزمون منطقی و اثرات جانبی، تلاش دارد در وهله نخست به یک آزمون کشف تروا با دقت بهتر از کارهای پیشین برسد. هدف دوم این آزمون یافتن نقطه ی مرزی برای مقایسه کارایی دو روش مذکور، با در نظر گرفتن اندازه ی تروا است. بعد از مطالعه یکارهای انجام شده در این زمینه سعی می شود که مسئله به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

Design for Trojan Testability

Proof Carrying Hardware

Proof Carrying Code<sup>\*</sup>

## ۱ \_ ۵ ساختار پایاننامه

این پایاننامه شامل پنج فصل است. فصل دوم دربرگیرنده ی تعاریف اولیه ی مرتبط با پایاننامه است. در فصل سوم مسئله ی کشف تروا و کارهای مرتبطی که در این زمینه انجام شده به تفصیل بیان میگردد. در فصل چهارم نتایج جدیدی که در این پایاننامه به دست آمده ارائه میگردد. در این فصل، به صورت دقیق و گام به گام الگوریتمها، برنامهها و شبیه سازهایی که در این پژوهش تولید و یا استفاده شدهاند معرفی و بررسی میشوند. در نهایت خروجی شبیهسازیها ارائه خواهد شد. فصل پنجم به نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای کارهای آتی خواهد پرداخت.

## فصل ۲

# مفاهيم اوليه

دومین فصل این پایاننامه به معرفی مفاهیمی میپردازد که در پایاننامه مورد استفاده قرار میگیرند.

## ۲ ـ ۱ ترواهای سختافزاری

ترواهای سختافزاری مدارهایی با عملیات بداندیشانه هستند که ممکن است به مدار اصلی افزوده شوند. این ترواها در مراحل مختلف از زمان طراحی در سطح انتقال ثبات ۱RTL تا ساخت تراشه ممکن است توسط افراد یا شرکتها و کارخانجات غیرمطمئن در مدار جاسازی شوند [۳]. فرآیند طراحی و ساخت مدارات مجتمع شامل چهار مرحله عمده است: طراحی سطح انتقال ثبات (شامل مشخصه مدار، بلاکهای ۲۱۲ و افراد طراح)، طراحی فیزیکی (شامل ابزارهای CAD مدلها و افراد طراح)، ساخت (شامل تولید ماسکها و لیتوگرافی)، و آزمون ساخت (شامل آزمودن ویفر و بسته بندی). در فرآیند طراحی در سطح RTL و فیزیکی فرض می شود که ابزارهای CAD مطمئن و قابل اعتماد هستند چرا طراحی در سطح شرکتهای معتبر طراحی می شوند. اما بلاکهای IP مدلها و سلولهای استانداردی که توسط طراحان استفاده می شوند می توانند نامطمئن باشند. همچنین فاز ساخت نیز می تواند نامطمئن باشد.

این ترواهای سختافزاری میتوانند تراشهها را تخریب کنند، باعث رفتار اشتباه شوند یا دسترسی

Register Transfer Level

Intellectual Property<sup>\(\chi\)</sup>

Computer Aided Design<sup>7</sup>

حمله کننده ها به کلیدهای سرّی را فراهم کنند. از سال ۲۰۰۷ محققین برای یافتن روش های تشخیص تروا برای جلوگیری از آسیبهای آن، پژوهش هایی انجام داده اند [۴]. روش عمومی این است که با اعمال تعداد زیادی ورودی مختلف، تروا را فعال کنند و با مشاهده تفاوت در رفتار مدار بدون تروا با مدار دارای تروا، حضور تروا را تشخیص دهند. با این وجود، فعالسازی اغلب ترواها کار بسیار مشکلی است. از طرفی ارزیابی کامل تمام بخشهای مداری که شامل میلیونها گیت است، زمان بسیار زیادی لازم دارد. یکی از راههای جایگزین استفاده از اطلاعات پارامترهای جانبی مدار از قبیل توان مصرفی، تاخیر مسیرها و جریان نشتی است. مدارات حاوی تروا پارامترهای جانبی متفاوتی با مدارات بدون تروا دارند. مشکل اصلی این روش ها این است که اثر تروا بر پارامترهای جانبی ممکن است توسط اثر تغییرات فرآیند پوشش داده شود. از طرفی تشخیص ترواهای داخل IP در این روش بسیار مشکل است چرا که اکثر IP ها به صورت کد RTL ارائه می شوند.

به علت معایبی که روشهای موجود دارند، لازم است روشهای جدیدی ارائه شود تا امنیت و قابلیت اطمینان سیستمهای الکترونیکی، بخصوص سیستمهای با کاربرد بحرانی را بالا ببرد. یکی از اهداف ما در این پژوهش ارائه روشهایی برای تشخیص ترواهای سختافزاری به طور موثر است. هدف دیگر ما ارائه راهکارهایی برای مقاوم سازی مدار در برابر تروا است. در هر دو بخش ایده اصلی این است که به نحوی کنترلپذیری و مشاهده پذیری نقاط مختلف مدار را افزایش دهیم. چرا که اغلب طراحان تروا، ترواها را در نقاطی درج میکنند که با اعمال بردارهای آزمون نتوان به راحتی به ورودیهای فعالساز آنها و خروجیهای آنها دسترسی داشت. بنابراین نمی توان آنها را به راحتی فعال نمود و اثرشان را در خروجی یا پارامترهای جانبی مشاهده کرد.

## ۲\_۲ دستهبندی ترواهای سختافزاری

برای تسهیل فرآیند تشخیص تروا یا کاهش اثرات مخرب آن و ابداع روشهای محافظت در برابر تروا، لازم است تا ابتدا ترواهای سختافزاری دسته بندی شوند و براساس این دسته بندی کارهای بعدی انجام شود. پژوهشهای بسیاری در این زمینه انجام شده است [۲۳, ۱۱, ۱۳, ۲۲, ۲۳]. ترواهای سختافزاری را می توان براساس پنج ویژگی دسته بندی نمود:

• فازی از طراحی که تروا در آن به مدار افزوده میشود

فصل ٢. مفاهيم اوليه

- سطح انتزاع
- روش فعال شدن تروا
  - عملكرد تروا
  - محل قرارگیری

در ادامه به بررسی این ویژگیها میپردازیم.

## ۲\_۲\_۱ فاز درج تروا

#### الف) فاز مشخصات

در این فاز مشخصات سیستم (هدف، محیط عملکرد، عملیات مورد انتظار، اندازه، توان، تاخیر و ...) تعریف می شود. در این فاز می توان مشخصه عملیاتی یا سایر قیود طراحی را تغییر داد. تروا در این فاز ممکن است نیازمندی های زمانی سخت افزار را دست کاری کند.

#### ب) فاز طراحي

در فاز طراحی قیود عملیاتی، منطقی، زمانبندی و فیزیکی برای نگاشت طرح روی تکنولوژی مقصد مدنظر قرار می گیرد. در این فاز طراحان ممکن است از بلاکهای IP دیگران یا سلولهای استاندارد آنها استفاده کنند که ممکن است شامل تروا باشند.

#### ج) فاز ساخت

در این فاز مجموعه ماسکها ساخته می شود و ویفرها براساس این ماسکها تولید می شوند. تغییر ماهرانه ماسکها می تواند منجر به اثرات مخربی شود یا تغییر ترکیبات شیمیایی در طی فرآیند تولید می تواند منجر به افزایش پدیده مهاجرت الکترونی در مدارات بحرانی شود و فرآیند خراب شدن مدار را تسریع کند.

#### د) فاز مونتاژ

در فاز مونتاژ تراشه و سایر عناصر سختافزاری روی PCB مونتاژ می شوند. هر واسطی که دو عنصر را به هم مرتبط کند، پتانسیل درج تروا را دارد. برای مثال سیم بدون روکشی که روی PCB به یک عنصر وصل شده است، تزویج الکترومغناطیس بین سیگنالهای روی بورد و سیگنالهای محیط را باعث می شود. از این مساله می توان برای نشت اطلاعات یا تزریق اشکال استفاده کرد.

#### ه) فاز آزمون

در این فاز امکان درج تروا نیست ولی اهمیت آن به خاطر شانس تشخیص تروا است. اگر خود فرآیند آزمون قابل اعتماد باشد، می توان از آن برای تشخیص تروا استفاده کرد.

## ۲\_۲\_۲ سطح انتزاع

#### الف) سطح سيستم

در سطح سیستم عناصر سختافزاری متفاوت، اتصالات، و پروتکلهای ارتباطی که استفاده میشوند، توصیف میشوند. در این سطح تروا ممکن است توسط عناصر داخل سختافزار هدف فعال شود. برای مثال ممکن است مقادیر کد ASCII که از صفحه کلید گرفته میشود، باعث فعال شدن تروا شود.

#### ب) سطح انتقال ثبات

در این سطح هر ماژول عملیاتی برحسب ثباتها، سیگنالها و عملیات بولی توصیف می شود. از آنجا که در این سطح حمله کننده کنترل کامل بر عملیات سخت افزاری دارد، تروا به راحتی قابل طراحی و درج است. برای مثال یک تروا ممکن است تعداد دفعات اجرای مرحله ای از الگوریتم رمز نگاری را با دو برابر کردن گام حلقه تکرار، نصف کند و منجر به اشکال در سیستم رمزنگاری شود.

## ج) سطح دروازههای منطقی

در این سطح، طراحی به صورت اتصال بین دروازه های منطقی توصیف می شود. در این مرحله حمله کننده به سیستم به راحتی می تواند جنبه های مختلف تروای که می خواهد درج کند (مانند اندازه و محل درج) را کنترل کند. در این سطح تروا می تواند یک مقایسه گر ساده با دروازه های منطقی XOR باشد که بر سیگنال های داخلی تراشه نظارت می کند. تروا می تواند ترکیبی یا ترتیبی باشد. این ترواها معمولا برای تغییر عملکرد طرح به کار می روند و از این رو به ترواهای عملیاتی معروفند.

#### د) سطح ترانزیستور

در این سطح، مدار با استفاده از ترانزیستورهایی که برای ساختن دروازههای منطقی استفاده می شوند، توصیف می شود. در این سطح، طراح تروا کنترل کاملی بر مشخصههای مداری سیستم مانند توان و زمانبندی دارد. تروا ممکن است با افزودن یا کاستن ترانزیستورها یا تغییر اندازه آنها برای تغییر پارامترهای مدار، درج شده باشند. ترواهای این سطح نیز از جمله ترواهای عملیاتی هستند.

#### ه)سطح layout

در این سطح ابعاد و محل همه عناصر مدار توصیف می شود. در این سطح تروا ممکن است از طریق تغییر اندازه سیمها، فواصل بین عناصر مدار و تخصیص دوباره لایههای فلز درج شود. برای مثال تغییر عرض سیمهای فلزی شبکه ساعت در تراشه می تواند منجر به انحراف سیگنال ساعت شود. به این ترواها ترواهای پارامتری می گویند. بسته به تعداد دروازههای منطقی که توسط تروا در مدار درج می شود، تروا می تواند به دو دسته کوچک و بزرگ دسته بندی شود. همچنین براساس توزیع آن در طرح، به دو دسته متمرکز و توزیع شده دسته بندی شود.

#### ۲\_۲\_۳ روش فعال شدن تروا

بعضی از ترواها به نحوی طراحی می شوند که همیشه فعال هستند. بعضی دیگر، تا زمانی که توسط سیگنال یا الگوی خاصی تحریک نشوند، فعال نمی شوند. معمولاً ترواهای پارامتری از دسته «همیشه فعال» هستند. ترواهایی که تحریک می شوند، نیازمند یک رخداد برای فعالسازی هستند. این رخداد

مى تواند داخلى يا خارجى باشد. بعد از فعال شدن، اين ترواها ممكن است تا ابد فعال بمانند و يا بعد از مدت زمانى، به حالت غيرفعال بازگردند.

#### الف) ترواهای با تحریک داخلی

این ترواها توسط رخدادی که درون سیستم هدف رخ میدهد، فعال میشوند. این رخداد ممکن است مبتنی بر زمان یا مبتنی بر شرایط فیزیکی باشد. شرایط فیزیکی شامل گستره وسیعی از عوامل هستند. از جمله تداخلات الکترومغناطیس، رطوبت، ارتفاع، فشار جو، دما و غیره . همچنین ممکن است یک تروا هنگام ورود به یک حالت خاص از ماشین حالات طرح، فعال شود.

#### ب) ترواهای با تحریک خارجی

این دسته ترواها نیازمند یک ورودی از دنیای خارج به ماژول هدف هستند. این ورودی می تواند یک ورودی از کاربر مثل فشردن دکمه یا وارد کردن عبارت خاص، یا خروجی یک عنصر باشد. برای مثال تروا ممکن است توسط دادهای که از واسط RS-232 دریافت می کند، فعال شود. معمولا این دسته از ترواها نیازمند یک مدار حسگر هستند تا بتوانند تحریک خارجی را دریافت کنند. در یک دسته بندی دیگر می توان ترواهای با تحریک داخلی یا خارجی را به دو دسته تحریک شونده با حسگر یا تحریک شونده با شرایط منطقی، تقسیم کرد.

#### ۲\_۲\_۴ عملکرد تروا

#### الف) تغيير عمليات

ترواها ممکن است عملکرد مدار را تغییر دهند و یا خطای ظریفی ایجاد کنند که تشخیص آن سخت باشد. برای مثال ممکن است تروا کاری کند که یک ماژول تشخیص خطا، الگوی نادرست را به عنوان درست تشخیص دهد.

#### ب) كاهش قابليت اطمينان

ترواها می توانند با تغییر عمدی پارامترهای مدار، باعث کاهش کارایی شوند. آنها ممکن است مشخصات پارامتری، واسطهای یا عملیاتی مثل توان و تاخیر را تغییر دهند. همچنین تروا می تواند اشکالی (مانند اشکال stuck-at و اشکال پل زنی ) را در مدار ایجاد کند و باعث کاهش قابلیت اطمینان شود.

#### ج) نشت اطلاعات

ترواها ممکن است اطلاعات حساس را فاش کنند. این کار با استفاده از کانالهای آشکار یا پنهان انجام شود. این کانالها می توانند شامل امواج فرکانس رادیویی، امواج نوری، گرما، توان و اثرات جانبی زمانبندی باشند.

#### د) رد کردن خدمات

این ترواها می توانند مانع عملکرد یک تابع یا یک منبع شوند. تروا ممکن است از نظر فیزیکی باعث تخریب یا غیرفعالسازی یا تغییر پیکربندی مدار شود. این اثر می تواند موقت یا دایمی ظاهر شود.

#### ۲\_۲\_۵ محل قرارگیری

تروا می تواند در یک عنصر واحد درج شود و یا در میان چندین عنصر مختلف توزیع شود. ترواها می توانند در عناصر پردازشی، حافظه، ورودی/خروجی، شبکه تغذیه یا شبکه ساعت درج شوند. ترواهایی که بین عناصر توزیع می شوند، می توانند مستقل از هم کار کنند یا به عنوان یک گروه عمل کنند.

#### الف) ترواهای واحد پردازشی

برای مثال این تروا ممکن است ترتیب اجرای دستورات را عوض کند.

#### ب) ترواهای حافظه

شامل ترواهای داخل بلاکهای حافظه و واسط حافظه می شود. این ترواها ممکن است مقادیر داخل حافظه را تغییر دهند یا مانع از عملیات خواندن یا نوشتن به محل خاصی از حافظه شوند.

#### ج) ترواهای ورودی/خروجی

این ترواها میتوانند در ابزارهای جانبی یا روی PCB قرار گیرند. چنین ترواهایی کنترل بر انتقال داده بین پردازنده و عناصر خارجی خواهند داشت.

#### د) ترواهای منبع تغذیه

با تغییر ولتاژیا جریان تغذیه باعث از کار افتادن تراشه میشوند.

#### ه) ترواهای شبکه ساعت

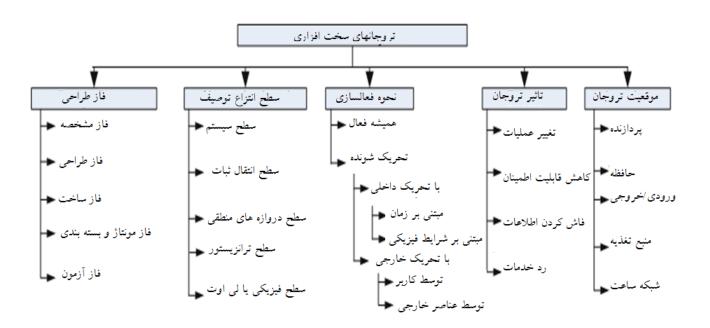
این ترواها با تغییر فرکانس پالس ساعت یا افزودن تغییرات ناخواسته در سیگنال ساعت، منجر به اشکال در تراشه می شوند. همچنین این ترواها می توانند پالس ساعت را متوقف کنند.

### ۲\_۳ مدل کردن ترواهای سختافزاری

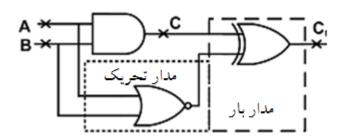
ترواهای سختافزاری از دو قسمت مدار تحریک و مدار بار تشکیل شدهاند. مدار تحریک درواقع شرایط فعال شدن تروا را نشان می دهد و مدار بار کاری را که تروا بعد از فعال شدن انجام می دهد، مشخص می کند. در زیر مدلهای ساده شده و استانداردی از ترواهای سختافزاری را با مدارهای تحریک و بار متفاوت معرفی می کنیم.

#### ۲\_۳\_۱ مدار تحریک

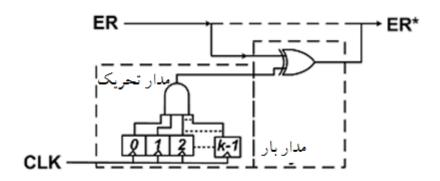
مدار تحریک در ترواها میتواند آنالوگ یا دیجیتال باشد. ترواهایی با تحریک دیجیتال میتوانند توسط یک مدار ترکیبی یا یک مدار ترتیبی تحریک شوند. در شکل مدار تروای با تحریک دیجیتال ترکیبی



شکل ۲ ـ ۱: دسته بندی ترواها



شكل ٢-٢: تروا با تحريك ديجيتال تركيبي [٢٤]



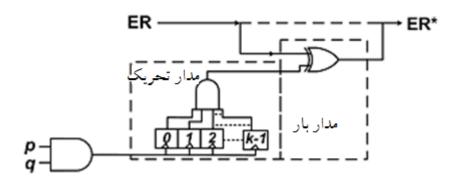
شكل ٢ ـ ٣: تروا با تحريك ديجيتال ترتيبي همگام [٢٠]

نشان داده شدهاست. در این مدار اگر هر دو ورودی A،B همزمان صفر شوند، تروا فعال می شود و مدار XOR که به عنوان مدار بار استفاده شدهاست، در صورت فعال شدن تروا، باعث تولید نتیجه اشتباه می شود.

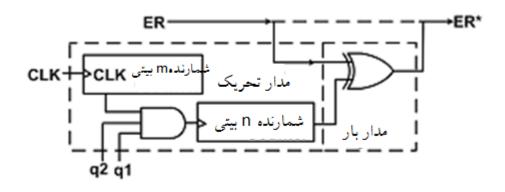
ترواهای با تحریک ترتیبی که به آنها بمب ساعتی نیز می گویند، براثر رخداد رشته ای از وقایع یا براثر طولانی شدن یک رخداد خاص در مدت زمان از پیش تعریف شده، فعال می شوند. ساده ترین نوع مدار تحریک ترواهای ترتیبی، شمارنده همگام است که بعد از رسیدن به یک تعداد شمارش، موجب تحریک تروا می شود. شکل ۲\_۳ یک نمونه از این دسته ترواها را نشان می دهد.

شمارندههای غیرهمگام نیز میتوانند به عنوان مدار تحریک ترواها استفاده شوند. نمونه ای از این ترواها در شکل ۲ ـ ۴ آمده است.

در این شمارندهها، تعداد رخداد وقایع خاص، شمرده شده و بعد از رسیدن به یک مقدار از پیش تعیین شده، تروا تحریک می شود. مدار تحریک می تواند مشابه شکل Y = 0 ترکیبی از شمارندههای



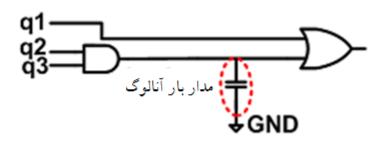
شكل ٢ ـ ٤: تروا با مدار تحريك ديجيتال ترتيبي از نوع شمارنده غيرهمگام [٢٠]



شکل ۲ ـ ۵: تروا با مدار تحریک دیجیتال ترتیبی با ترکیبی از شمارندههای همگام و ناهمگام [۲۴]

همگام و ناهمگام را شامل شود یا شامل ماشینهای حالت پیچیده با انواع و ابعاد مختلف باشد.

تشخیص ترواهایی با مدار تحریک ترتیبی با استفاده از تولید بردارهای آزمون، به مراتب سخت تر از آنهایی است که از مدار تحریک ترکیبی استفاده میکنند. چراکه لازم است رشته ای از رخدادهای نادر را ایجاد کنیم تا تروا فعال شود. دستهای دیگر از ترواها، آنهایی هستند که مکانیزم تحریکشان آنالوگ است. در این ترواها، حسگرهای روی تراشه موجب تحریک تروا می شوند. برای مثال در بعضی پژوهشها افزایش فعالیت مدار و در پی آن بالارفتن دمای تراشه به عنوان عامل تحریک تروا در نظر گرفته شده است [۲۵].



شكل ٢ ـ ٤: تروا با مدار بار از نوع آنالوگ [٢٤]

#### ۲\_۳\_۲ مدار بار

ترواها را می توان براساس مدار بارشان تقسیم بندی نمود. مدار بار می تواند آنالوگ یا دیجیتال باشد. ترواهای دیجیتال می توانند مقادیر دیجیتال گرههایی از مدار را تغییر دهند یا محتویات بخشی از حافظه را دستکاری کنند. در مقابل، ترواهای با مدار بار آنالوگ ، پارامترهای مدار مانند کارایی، توان مصرفی و حاشیه نویز را دستکاری می کنند. برای مثال در شکل Y = 9 با اضافه کردن خازن بار، تاخیر مسیر تغییر داده شده است. نوع دیگری از مدار بار آنالوگ، مداری است که موجب افزایش فعالیت سوئیچینگ شود تا بدین وسیله فرآیند کهولت مدار سرعت گیرد و زودتر از کاربیافتد. علاوه بر ترواهایی که گفته شد، بعضی ترواها ممکن است حملات مبتنی بر نرمافزار را تسهیل کنند. از جمله حملات نرمافزاری می توان به تغییر سطح دسترسی، ایجاد در مخفی ورود به سیستم، و سرقت رمز عبور اشاره کرد.

## فصل ۳

# کارهای پیشین

در این فصل کارهای پیشین انجامشده روی مسئله به تفصیل توضیح داده میشود.

## ۱\_۳ تشخیص ترواهای سختافزاری

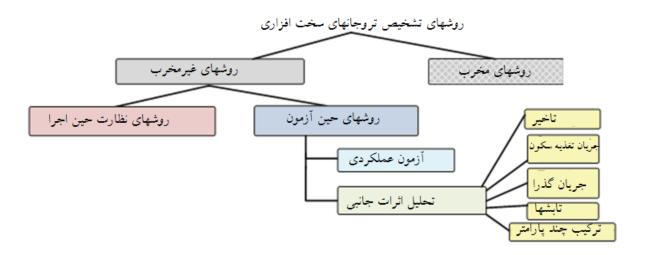
واگذار کردن طراحی و ساخت تراشهها به شرکتها و کارخانجات خارجی در کنار افزایش استفاده از هستههای IP دیگر شرکتها و ابزارهای خودکار سازی طراحی که سایرین طراحی کردهاند، موجب شده است تا مدارات مجتمع نسبت به حملات ترواهای سختافزاری آسیب پذیرتر شوند. در بخش گذشته انواع ترواهای سختافزاری معرفی شدند. در این بخش انواع روشهای تشخیص تروا را مرور میکنیم. روشهای مختلف شرح داده می شوند و براساس قابلیتها و محدودیتهایشان مقایسه می شوند. متاسفانه استفاده از روشهای آزمون مدارات که در گذشته ارائه شدهاند، برای تشخیص تروا مفید نیست. چرا که این روشها در پی تشخیص عملکرد نادرست ناشی از اشکالات فرآیند ساخت هستند و عملکردهای اضافی ناشی از تروا را تشخیص نمی دهند. ترواهایی که به صورت هوشمندانه در ممکن است برخی ترواها هیچ اثری بر عملکرد عادی مدار نداشته باشند و برای مثال تنها اطلاعاتی را به خارج از مدار منتقل کنند [۲۶]. تولید بردارهای آزمونی که تمام نقاط مدار را به طور کامل بیازمایند، واقعاً شدنی نیست. مخصوصاً اگر تروا از نوع مدار ترتیبی باشد که با رخداد ترتیب خاصی از وقایع واقعاً شدنی نیست. مخصوصاً اگر تروا از نوع مدار ترتیبی باشد که با رخداد ترتیب خاصی از وقایع نادر فعال می شود. از سوی دیگر می توان ترواها را براساس اثر جانبی که بر توان مصرفی یا تاخیر می نادر فعال می شود. از سوی دیگر می توان ترواها را براساس اثر جانبی که بر توان مصرفی یا تاخیر می نادر فعال می شود. از سوی دیگر می توان ترواها را براساس اثر جانبی که بر توان مصرفی یا تاخیر می نادر فعال می شود. از سوی دیگر می توان ترواها را براساس اثر جانبی که بر توان مصرفی یا تاخیر می نادر فعال می نادر فعال می شود. از سوی دیگر می توان ترواها را براساس اثر جانبی که بر توان مصرفی یا تاخیر می

گذارند شناسایی کرد. با این روش دیگر نیازی به فعالسازی کامل تروا و مشاهده اثر آن بر خروجی مدار نیست. از طرفی دقت چنین روشهایی برای تشخیص ترواهای کوچک، به علت اثر سوئی که تغییرات فرآیند و نویز بر تغییر توان یا تاخیر دارد، خیلی بالا نخواهد بود. استفاده از روش آزمون عملکردی و تحلیل اثرات جانبی برای تشخیص همه ترواها کافی نیست. بنابراین میتوان از روش نظارت حین اجرا برای بهبود سطح اطمینان از وجود تروا، استفاده کرد. برای مثال تروای که اطلاعاتی را از یک تراشه رمزنگاری از طریق کانال بی سیم نشت می دهد، ممکن است توان گذرای زیادی را در برههای از زمان که بنا نیست ارتباطاتی انجام شود، مصرف کند. در این حالت استفاده از روشهای نظارت در حین اجرا، مناسبتر است. ارزیابی میزان قابلیت اعتماد در هسته های IP به علت عدم وجود مدل مرجعی که با آن مقایسه شوند، مشکل تر است. در این موارد می توان از آزمونهای عملکردی استفاده کرد. این روش تنها زمانی موثر خواهد بود که اطلاعاتی درباره شرایط تحریک تروا و اثر تروا داشته باشیم. روش دیگر استفاده از اعتبار سنجی صوری است. روش های تشخیص تروای که تا کنون ارائه شدهاند قابلیت ها و محدودیتهای خاص خود را دارند. اما تا کنون روشی کامل برای تشخیص تمامی انواع ترواها با درجه اطمینان بالا ارائه نشده است. یک راه حل برای بالا بردن درجه اطمینان، ترکیب روش های مختلف با یکدیگر است. در ادامه ابتدا به دستهبندی روشهای تشخیص ترواهای سختافزاری می پردازیم و بعد از بررسی چالشهای پیش رو در روشهای تشخیص تروا، مروری کلی بر انواع روشهای ارائه شده داريم.

### ۲-۳ دسته بندی روشهای تشخیص تروا

در شکل ۲-۱ نمودار دسته بندی روشهای تشخیص تروا ارائه شده است. این روشها به دو دسته عمده مخرب و غیرمخرب دسته بندی می شوند. در روشهای مخرب لازم است تراشههای ساخته شده با روش CMP لایه برداری شوند تا تصاویر لایه به لایه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی، گرفته شود. در این روش، رویکرد مهندسی معکوس بالا به پایین استفاده می شود. این روشها به شدت گران و زمان بر (چندین ماه [۲۷]) هستند. این روش برای ارزیابی تک تک تراشهها اصلا مقرون به صرفه نیست. تنها مورد استفاده از این روش بدست آوردن یک مدل مرجع برای حذف اثر تغییرات فرآیند در روشهای دیگر تشخیص تروا است. روشهای غیرمخرب را می توان به دو دسته رویکردهای

Chemical-Mechanical Planarisation



شکل ۳-۱: دستهبندی روشهای تشخیص ترواهای سختافزاری [۲۸]

نظارت حین اجرا و رویکردهای زمان آزمون تقسیم کرد. شایان ذکر است که روشهای نظارت حین اجرا معمولاً روشهای هجومی هستند که بعضی از روشهای طراحی برای امنیت 'DfS' از آنها استفاده میکنند. این روشها می توانند از افزونگی موجود در مدار استفاده کنند. به این نحو که از یک هسته با قابلیت پیکربندی مجدد در سیستمهای چندهستهای برای ممانعت از اثرگذاری مدار دارای تروا بهره گرفته می شود تا با وجود تروا، قابلیت اطمینان سیستم تضمین شود. دستهای دیگر از روشها برای سیستمهای با ماموریت بحرانی، روشهای خود تخریبی هستند که به صورت خارجی توسط کاربر یا داخلی توسط ناظر تروا، فعال می شوند. روشهای حین آزمون نیز می توانند از مدارات DfS کمک بگیرند. این مدارات می توانند حساسیت روشهای تشخیص تروا را افزایش دهند و یا پوشش دهی تشخیص ترواها را بیشتر کنند. اگر سیگنال فعال کننده حالت آزمون، به راحتی قابل تشخیص باشد، طراح تروا می تواند ترتیبی دهد که با فعال شدن این سیگنال تروا غیر فعال شود. روشهای حین آزمون را می توان به دو ترتیبی دهد که با فعال شدن این سیگنال تروا غیر فعال شود. روشهای مین ترون و اعمال آنها برای فعالسازی تروا کرد. روشهای آزمون عملکردی و روشهای آزمون و اعمال آنها برای فعالسازی تروا و مشاهده نتایج مخرب آن در خروجیهای مدار متمرکز هستند. روش کار مشابه آزمونهای لازم برای یافتن اشکالات "است. اما مدلهای تروا بسیار متفاوت با مدلهای اشکال هستند. ترواها هوشمندانه یافتن اشکالات "است. اما مدلهای تروا بسیار متفاوت با مدلهای اشکال هستند. ترواها هوشمندانه

Design for Security

stuck-at

در مدار درج میشوند و در مواقع نادری تحریک میشوند. تعداد کل ترواهای ممکن از یک نوع و اندازه خاص، تابع نمایی از تعداد دروازههای منطقی مدار است. همچنین در مورد ترواهای ترتیبی که باید رشته ای از رخدادها به ترتیب رخ دهد تا آن را فعال کند، ممکن است در طول زمان آزمون نتیجه تروا مشاهده نگردد. بنابراین روشهای تشخیص اشکال را نمیتوان برای تشخیص تروا به کار گرفت. از سویی دیگر روشهای تحلیل اثرات جانبی مبتنی بر این حقیقت هستند که هر نوع درج مدارات مخرب در تراشه بایستی به صورت تغییر بعضی از پارامترها در سیگنالهای جانبی مثل جریان نشتی، جریان تغذیه سکون [۲۹, ۳۰, ۳۱]، توان پویا [۴, ۱۰, ۳۲, ۳۳, ۳۴]، مشخصات تاخیری [۷, ۸]، تابشهای الكترومغناطيس ناشي از فعاليت سيگنالها [۴] يا تركيبي از موارد پيش گفته [۳۵, ۳۶] ، خودش را نشان دهد. روشهای بسیاری مبتنی بر رویکرد تحلیل اثرات جانبی ارائه شدهاست. مشکل اصلی آنها این است که نسبت به نویز محیط و تغییرات فرآیند حساس هستند. بنابراین مساله تشخیص تروا به عنوان یک رویداد آماری با هدف بیشینه کردن احتمال تشخیص و کمینه کردن احتمال تشخیص غلط مدنظر قرار می گیرد. تولید بردارهای آزمون می تواند نقش مهمی در روشهای تحلیل اثرات جانبی بازی کند. بدین صورت که حساسیت تشخیص تروا را خصوصاً در مورد ترواهای کوچک در مدارات SoC بزرگ، افزایش دهد. معمولاً تروا در فضاهای خالی flayout درج می شود و با اهداف خرابکارانه این مدارات به یکدیگر سیم بندی میشوند. با تمام این اوصاف، رویکرد تحلیل اثرات جانبی نسبت به رویکرد آزمون منطقی این مزیت را دارد که لازم نیست برای تشخیص تروا آن را فعال کنیم. بنابراین این دسته روشها برای تشخیص ترواهایی موثر هستند که موجب تغییر عملکرد مدار نمی شوند و هدفشان افشای اطلاعات محرمانه از طریق سیگنالهای جانبی است.

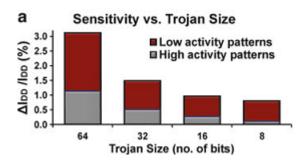
#### ۲-۲-۳ رویکردهای مبتنی بر آزمون منطقی

از آنجا که تشخیص تروا با آزمون عملکردی متفاوت با آزمونهای رایج برای یافتن اشکالات مدار است، روشهای آماری تولید بردار برای تشخیص تروا بسیار مناسبتر هستند. در [۹] روش تصادفی برای مقایسه احتمالاتی عملکرد مدار با مدل مرجع ارائه شدهاست. هر گونه تفاوت در عملکرد دو مدار برای تشخیص حضور تروا استفاده می شود و بردار ورودی که موجب این اختلاف شدهاست، اثر انگشت آن تروای خاص نامیده می شود. در این روش هیچ مدل خاصی برای تروا به منظور تولید بردارهای آزمون مدنظر قرار نگرفته است و صرفاً بر یافتن تساوی عملکرد دو مدار متمرکز است. این رویکرد برای تایید

اعتبار هسته های IP نیز کاربرد دارد. در [۴۵, ۴۶] یک روش تولید بردار آماری برای تشخیص تروا ارائه شدهاست که MERO نام دارد. در این روش مجموعه بهینهای از بردارهای آزمون تولید می شود که هر گره با فعالیت کم در مدار را میتواند چندین بار به مقدار نادرش مقدار دهی کند. این روش شبیه روش آزمون N-Detect است [۳۷]. تعیین نادر بودن رخداد و تعداد گرههای تحریک تروا و ماهیت تروا(ترکیبی یا ترتیبی) همگی متغیرهای ورودی به الگوریتم هستند. با فعالسازی تک به تک گرههای نادر، احتمال تحریک تروای که با ترکیب نادری از این گرهها فعال میشود، بیشتر میشود. با این روش تحریک تروا از تشخیص آن سادهتر می شود. چراکه معمولاً مدار بار مربوط به تروا از مشاهده پذیری پایینی برخوردار است. با استفاده از دو معیار پوشش تحریک و پوشش تروا این الگوریتم ارزیابی شدهاست. هرچه تعداد دفعات مقداردهی به گرههای نادر بیشتر شود، این دو معیار بهبود خواهد یافت. با این همه اینکار باعث افزایش زمان آزمون خواهد شد. همچنین در این روش برای مدارات ترتیبی، از فلیپ فلاپهای یویش برای کاهش مدت آزمون و افزایش یوشش دهی، استفاده شدهاست. علاوه بر روشهای بالا، میتوان از روشهای DfS نیز برای افزایش قابلیت آزمون پذیری مدارات بزرگ با رویکرد بهبود کنترلپذیری و مشاهدهپذیری گرههایی که محتمل است گره تحریک تروا یا گره بار باشند، استفاده کرد. با افزودن یک ماشین حالات کنترلی که تشخیص آن مشکل باشد، ماژولهای مختلف داخل مدار را مى توان به صورت انتخابى آزمود. با اعمال رشته خاصى از ورودى ها، هر ماژول به وضعيت خاصى كه وضعیت شفاف [۳۸] نام دارد، وارد می شود. در این وضعیت، سایر ماژولها به نحوی از چرخه عملکرد خارج میشوند و وجود یا عدم وجود تروا در این ماژول خاص بررسی میشود.

#### ۲\_۲\_۳ روشهای مبتنی بر تحلیل اثرات جانبی

تمامی روشهای مبتنی بر تحلیل اثرات جانبی، بر مشاهده اثر تروا بر یک پارامتر فیزیکی مثل جریان تغذیه (گذرا یا دائمی)، توان مصرفی، یا تاخیر مسیرها، استوار هستند. مزیت استفاده از این روشها در این است که حتی اگر مدار تروا در طول زمان آزمون، تاثیر قابل مشاهدهای در خروجی نگذارد، حضور مدار اضافه ناشی از تروا در پارامترهای جانبی قابل تشخیص است. مساله اصلی در این روشها این است که در تکنولوژیهای ابعاد نانو، اثرات جانبی با تغییر فرآیند به شدت تغییر میکنند و این امر در کنار نویز اندازهگیری، تشخیص تروا را بخصوص اگر مداری کوچک باشد، مشکل میکند. در ادامه انواع سیگنالهایی که در این روشها به عنوان اثر جانبی از آنها استفاده می شود، مرور می شود و روشهایی که از این سیگنالها استفاده کرده اند، شرح داده خواهد شد.



شکل ۳-۲: اثر اندازه تروا بر جریان نشتی و جریان گذرای تغذیه [۳۸]

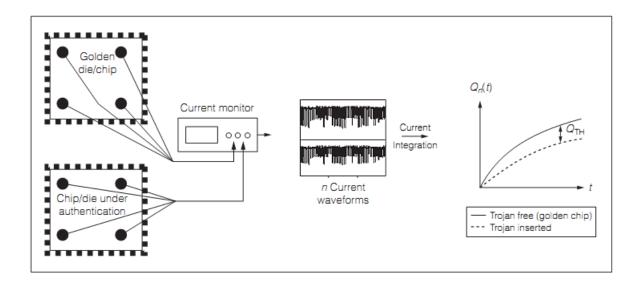
IDDQ روشن است که جریانی که از منبع تغذیه کشیده می شود، با افزودن مدارات اضافه به مدار اصلی، تغییر خواهد کرد. هر دروازه منطقی اضافه باعث افزایش جریان نشتی می شود و اندازه گیری مجموع این جریانهای اضافه، تشخیص تروا را تسهیل می کند. البته این افزایش ناشی از جریان نشتی دربرابر جریانی که یک مدار بزرگ چند میلیون گیتی از تغذیه می کشد، بسیار ناچیز است و تشخیص آن دشوار است. برای بالابردن احتمال تشخیص تروا، می توان جریان را از چندین پایه تغذیه اندازه گیری نمود. به این روش، روش مبتنی بر ناحیه گفته می شود.

IDDT جریان گذرای منبع تغذیه که نشانگر توان پویای ناشی از فعالیت سوئیچینگ مدار است، نیز از طریق پایههای تغذیه قابل اندازهگیری است. این جریان بیانگر تعداد دروازههای منطقی است که با اعمال بردار خاصی به ورودی، خروجی شان تغییر می کند. بنابراین اعمال بردارهای ورودی و اندازه گیری جریان گذرا می تواند حساسیت روشهای تشخیص تروا را به وجود تروا افزایش دهد. همانطور که در شکل ۲-۲ نشان داده شده است، حساسیت در تشخیص تروا با کاهش اندازه تروا، کاهش می یابد. اما با انتخاب مناسب بردارهای ورودی، این حساسیت قابل افزایش است. این مساله مقیاس پذیری این روش را بهبود می بخشد. تاخیر: پارامتر سومی که می تواند در تشخیص تروا استفاده شود، تاخیر مسیرهاست. اگر تروا در مسیری باشد که تاخیرش اندازه گیری می شود، بسته به تعداد دروازههای منطقی که در مسیر اضافه شده است، تاخیر مسیر را افزایش خواهد داد. حتی اگر بردار ورودی اعمال شده، تروا را بطور کامل فعال نکند، مقداری خازن بار به گره اضافه می کند و بنابراین باعث افزایش تاخیر می شود. البته اگر تاخیر مسیر اصلی خیلی زیاد باشد، این تغییرات کوچک ممکن است به چشم نیاید و تغییرات ناشی از تغییر فرآیند، آن را بپوشاند. لازم به ذکر است که تنها تاخیر مسیرهایی که از

Integrated Dual Disorder Quiescent  $^{\Diamond}$ 

Integrated Dual Disorder Treatment<sup>9</sup>

ورودیها شروع شده و به خروجیها ختم می شوند، قابل اندازهگیری است. بنابراین برای مدارات ترتیبی اگر از پویش کامل استفاده نشود، زمان زیادی باید صرف اندازهگیری همه مسیرها شود. تشعشعات الكترومغناطيس: تابشهای الكترومغناطيس ناشي از فعاليت سوئيچينگ دروازههای منطقي مختلف، میتواند جهت تشخیص وجود مدار اضافی ناشی از تروا مورد مشاهده قرار گیرد. روشهایی که از این رویکرد استفاده میکنند در همان دستهای قرار میگیرند که روشهای استفاده کننده از جریان گذرا هستند. روشهای موجود سعی میکنند با نرمال سازی یا تخمین گوشههای فرآیند، اثر تغییر فرآیند را بر تغییر پارامتر اندازهگیری شده، مدل کنند و بدین ترتیب اثر آنها را حذف نمایند. با استفاده از روش مبتنی بر ناحیه، که از چندین پایه تغذیه جداگانه اندازهگیری را انجام میدهد، نویزهایی که متناسب با مقدار اندازهگیری شده هستند ( مثل نویز تغییر فرآیند) کاهش می یابد. میتوان از پردازش سیگنال آماری برای محاسبه نویز فرآیند و کاهش اثر آن بر مقدار اندازهگیری شده استفاده کرد. روش اثرانگشت برداری از مدار [۴] برای کالیبراسیون نویز فرآیند استفاده می شود و برای تشخیص بخشهایی از گزارش توان مصرفی که حضور تروا را نشان می دهد، نیز استفاده شده است. با استفاده از این روش می توان ترواهایی با ابعاد ۱ ۰٫۰ درصد ابعاد مدار را شناسایی کرد. برای افزایش احتمال فعال شدن تروا با اعمال بردارهای آزمون به ورودیها، روش تولید بردار آزمون مناسب باید انتخاب شود. برای مدارات ترتیبی بزرگ، روش فعالسازی مبتنی بر ناحیه مدار برای افزایش حساسیت روشهای مبتنی بر اثرات جانبی موثر خواهد بود. مدار را میتوان به بخشهایی که از نظر عملکردی از هم جدا هستند، تقسیمبندی کرد یا به صورت ساختاری به نحوی تقسیمبندی کرد که همیوشانی نواحی کمینه باشد. بعد از آن بردارهای آزمونی که به صورت هدایت شده تولید شدهاند، برای افزایش فعالیت سوئیچینگ در ناحیه مورد نظر و با هدف کاهش فعالیت در سایر مدار، اعمال میشوند. بنابراین حساسیت روش تشخیص تروا در ناحیه فعال، افزایش می یابد. کارایی این روش در [۱۰] نشان داده شدهاست. روش بردار یایدار شده نیز برای افزایش بیشتر حساسیت در تشخیص تروا استفاده می شود. در این روش بردارهای اعمالی به ورودیها برای چندین یالس ساعت ثابت نگهداشته میشوند تا تنها فعالیت ناشی از تغییر مقادیر عناصر حافظه ای وجود داشته باشد و بدین ترتیب جریان مدار اصلی تا حدامکان کاهش یابد. این روش در [۳۲] شرح داده شدهاست و برای بزرگنمایی تفاوت بین توان مصرفی مدار اصلی و مدار دارای تروا استفاده شدهاست. روش دیگر مبتنی بر ناحیه برای کالیبراسیون نویز فرآیند در قالب شبکه تغذیه روی تراشه در [۵, ۲۹] ارائه شدهاست. نوعاً مدارات، یک شبکه تغذیه توزیع شده در لایههای فلزی بالا دارند که شامل برآمدگیهایی است که به پایههای مختلف تراشه متصل است. از بیرون تراشه و در



شکل ۳-۳: نحوه اعمال روش اندازهگیری جریان و بار به صورت محلی شده [۲۹]

سطح بورد، این پایهها می توانند به یک منبع تغذیه یکپارچه متصل شده باشند. اندازه گیری جریان از پایههای مختلف تغذیه به ازای ورودی های مختلف، و در ادامه انتگرالگیری روی جریان، می تواند برای اندازه گیری انتقال بار الکتریکی در طول فعالیت سوئیچینگ به کار رود. هر مداری که دارای تروا باشد، بار بیشتری در واحد زمان جمع میکند. چراکه نسبت به مدار بدون تروا فعالیت سوئیچینگ بیشتری دارد. این اختلاف بار را با انتگرالگیری از جریان می توان تشخیص داد. همچنین از آنجا که اندازه گیری جریان از پایههای مختلف انجام می شود، موقعیت تروا نیز قابل تخمین است. شکل ۳-۳ نحوه اعمال این روش را نشان می دهد. روشهای مختلف کالیبراسیون برای حذف تغییرات مقاومتی در پایههای تغذیه و حذف تغییرات فرآیند درون تراشه و بین تراشه قابل استفاده است. یک مدار کالیبراسیون شامل یک ترانزیستور است که بین پایه تغذیه و زمین وصل می شود و می تواند با استفاده از سیگنال کنترلی از یک فلیپ فلاپ، خاموش یا روشن شود. تکنیک ارائه شده در این مقاله می تواند ۵۰ درصد ترواهای یک فلیپ فلاپ، خاموش یا روشن شود. تکنیک ارائه شده در این مقاله می تواند ۵۰ درصد ترواهای نادر، از فلیپ فلاپهای پویش استفاده شده است. یک روش تغییر ترتیب سلولهای پویش آگاه به چینش نادر، از فلیپ فلاپهای پویش استفاده شده است. یک روش تغییر ترتیب سلولهای پویش آگاه به چینش مدارات تروا را افزایش می دهد و در نتیجه موجب افزایش احتمال تشخیص تروا می گردد. اندازه گیری تاخیر مسیرها در پایههای خروجی برای مجموعهای از بر دارهای آزمون، می تواند برای تشخیص حضور تاخیر مسیرها در پایههای خروجی برای مجموعهای از بر دارهای آزمون، می تواند برای تشخیص حضور تاخیر مسیرها در پایههای خروجی برای مجموعهای از بر دارهای آزمون، می تواند برای تشخیص حضور تاخیر مسیرها در پایههای خروجی برای مجموعهای از بر دارهای آزمون، می تواند برای تشخیص حضور

تروا مورد استفاده قرار گیرد. در [۷] نشان داده شدهاست که حجم چنین اطلاعاتی راجع به تاخیرها که از مسیرهای مختلف مدار بدست می آید، بخصوص برای مدارات بزرگ، میتواند بسیار زیاد شود. روشهای فشردهسازی اطلاعات مثل روش PCA را میتوان برای کاهش ابعاد این اطلاعات بکار برد. این نقاط دادهای کاهش یافته را اثرانگشت تاخیر مسیر مینامند. روش سریع مشخصهسازی تاخیر [۸] ثباتهای سایه را بهمراه مقایسه کننده درون تراشه قرار می دهد تا تاخیر مسیرهای داخلی ثبات تا ثبات را بیابد. این روش DfS از افزایش انحراف منفی کلاک ثبات سایه نسبت به کلاک عملیاتی سیستم استفاده میکند و نتیجه مقایسه را به ازای یک سری ورودی، ذخیره میکند تا توزیع تاخیر را بیابد. روش دیگر برای مشاهده اثر تروا بر تاخیر مسیرهای داخلی، این است که مسیرها را به صورت نوسانگرهای حلقوی [۳۹, ۴۰] پیکربندی کنیم. با درج تروا در این مسیرها، تاخیر مسیر، به علت تغییر مقاومت و یا بخاطر همشنوایی بین سیمها، تغییر خواهد کرد. فرکانس این نوسانگرها با استفاده از شمارندههای روی تراشه محاسبه میشود. مساله اصلی در این روش حذف اثر تغییر فرآیند و تغییرات محیطی است. البته طراح تروا ممكن است به نحوي تروا را اضافه كند كه اثري بر فركانس نوسان نگذارد يا اينكه مدار شمارنده فرکانس را به نحوی دچار مشکل کند. یک نوسانگر حلقوی را میتوان به عنوان ناظر حرارتی برای کالیبراسیون تاخیر ناشی از دما نیز بکار برد. این روش باید با روش تولید بردارهای آزمون ترکیب شود تا به پوشش دهی بالا و زمان آزمون پایین دست یابیم. این روش را میتوان در زمان اجرا نیز به کار گرفت.

در [۳۱] از هر دو پارامتر تاخیر مسیر و جریان نشتی برای پیادهسازی یک روش تشخیص تروا در سطح دروازههای منطقی استفاده شدهاست. مساله تشخیص تروا را میتوان به صورت یک مساله برنامه نویسی خطی فرمول بندی کرد به صورتی که تغییرات فرآیند هر دروازه منطقی به صورت یک ضریب ثابت برای جریان نشتی یا تاخیرش لحاظ شود. این روش توانایی تشخیص حتی یک دروازه منطقی اضافه را دارد

## ۳\_۲\_۳ رویکردهای نظارت زمان اجرا

تشخیص کامل ترواهای با انواع و ابعاد مختلف در زمان آزمون تراشه از نظر عملی غیرممکن است. نظارت برخط محاسبات بحرانی می تواند سطح اعتماد به مدار را به شدت بالا ببرد. این روشها می توانند

Principal Component Analysis<sup>V</sup>

در هنگام تشخیص موارد اشکال در مدار، تراشه را غیرفعال کنند یا آن را دور بزنند و امکان عملیات قابل اطمینان را فراهم کنند. یکی از روشهای نظارت زمان اجرا مبتنی بر اضافه کردن مدارات با قابلیت بازپیکربندی است که به آنها DEFENSE یا طراحی برای فعالسازی امنیت [۱۴] می گویند. چک کردن عملیاتی میتواند به صورت همروند با عملیات عادی سیستم انجام شود و در صورت بروز اختلاف با عملیات عادی، شمارندههای متناسب را تحریک می کند. معمولا هسته با قابلیت بازییکربندی، عملیات مداری را که به درستی عمل نمیکند، پیادهسازی می نماید و مدار دارای مشکل غیرفعال میشود یا دورزده می شود. یک رویکرد ترکیبی سخت افزاری و نرم افزاری برای نظارت زمان اجرا در [۴۱] ارائه شدهاست. یک ماژول ساده به نام حصار سختافزاری که خارج از CPU است مدنظر قرار میگیرد. ترواهایی که در اینجا مدنظر هستند، از نوع رد خدمات می باشند. با استفاده از چک کردن دورهای توسط سیستم عامل وجود یا عدم وجود ترواها بررسی می شود. این روش تنها ۲/۲ درصد سربار کارایی به سیستم تحمیل میکند. در [۴۲] یک روش ترکیبی سخت افزاری/نرمافزاری به نام BlueChip ارائه شدهاست که شامل مولفههای زمان طراحی و مولفههای زمان اجراست. در این روش تشخیص مدارات بلااستفاده، با استفاده از آزمونهای اعتبارسنجی انجام میشود و به عنوان مشکوک برچسب می خورند. در طول زمان اجرا مدارات مشكوك حذف مي شوند و با يك مدار تشخيص استثنا جايگزين مي شوند. با این کار مدار میتواند عملیات خود را بدون مشکل انجام دهد. این روش برای از بین بردن اثر ترواهای سختافزاری است که اهدافی شبیه ترواهای نرمافزاری دارند. این ترواها هدفهای مختلفی دارند. از جمله افزایش امتیاز یک برنامه از حالت کاربر معمولی به حالت فوق کاربر، تخصیص دسترسی به حافظه محدود شده یا شروع حملات DoS که شبیه به فراهم کردن امکان اجرای کد مخرب است. در مورد پردازندههای چندهستهای میتوان یک روش زمان اجرای خودزمانبند پیادهسازی نمود [۴۳] که به وسیله آن، نرمافزاریهایی با عملیات مشابه روی چندین هسته اجرا میشوند. خروجیهای هستههای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود تا به صورت پویا سطح اطمینان تک تک هسته ها چک شود.

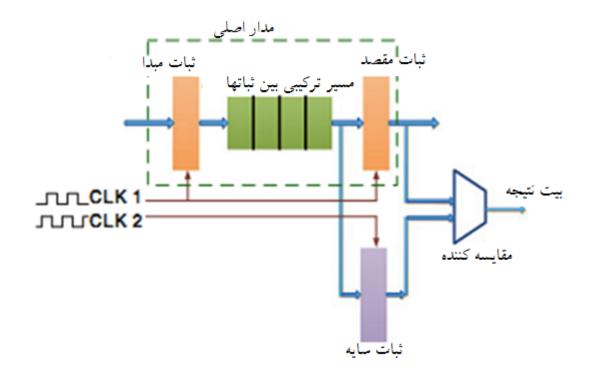
#### ۲\_۲\_۴ روشهای طراحی مطمئن

برای بهبود کارایی روشهای تشخیص تروا و رفع محدودیتهای آنها، روشهای متعددی توسط محققان امنیت سختافزاری ارائه شدهاست که هدف آنها تغییر روال طراحی کنونی است. به این روشها، روشهای طراحی برای اطمینان سختافزاری می گویند [۳]. هدف از این روشهای بازدارنده تروا، این است که مانع درج تروا شوند و یا تشخیص ترواها را تسهیل کنند. برخلاف روشهای تشخیص تروا

که روشهای منفعلانه هستند، روشهای طراحی مطمئن، روشهایی فعال هستند. یعنی ساختار مدار را به نحوی تغییر میدهند تا مانع از درج تروا شوند. برای رسیدن به این هدف، چرخه طراحی مدارات مجتمع باید دستخوش تغییر شود. اکثر روشهای بازدارنده از تروا، با هدف تسهیل در تشخیص تروا با استفاده از روشهای تحلیل اثرات جانبی ارائه شدهاند. از این پس به این روشها، روشهای مبتنی بر اثرانگشت اثرات جانبی گفته میشود. بعضی از این روشها صرفاً امکاناتی برای اندازهگیری پارامترهای جانبی فراهم میکنند ولی برخی دیگر مقادیر اندازهگیری شده را با مقادیر آستانهای که از قبل تعریف شدهاند، مقایسه میکنند. سربار طراحی، عمده ترین چالش این روشهاست. چراکه مدارات اندازهگیری و مقایسه، به نوبه خود می توانند پیچیده باشند و بخش زیادی از مساحت تراشه را اشغال کنند. بر همین اساس اکثر روشهای بازدارنده از تروا برای اندازهگیری و مقایسه تاخیرها استفاده میشوند. چرا که مدارات اندازهگیری تاخیر نسبتاً سربار مساحت کمتری دارند. سایر روشها بر این فرض استوار هستند که طراحان تروا تنها از رخدادهای نادر برای تحریک تروا استفاده میکنند. این روشها سعی دارند با افزایش احتمال فعال شدن کامل ترواها در طول فاز آزمون، روشهای آزمون ساختاری/عملکردی را بهبود دهند. از میان این روشها، روش مبهم سازی [۱۸] به نوعی مدار را پنهان میکند تا حملهکننده نتواند احتمال واقعی رخدادها را حساب کند و براساس آن در انتخاب محل درج تروا به خطا رود. در مقابل روش درج فلیپ فلاپهای پویش [۱۶] و روش ولتاژ معکوس [۱۷] با هدف متعادل کردن فرکانس گذار سیگنالهای داخلی برای حذف رخدادهای نادر، ارائه شدهاند. روشهای دیگری هستند که برای اینکه بر چنین فرضیاتی استوار نباشند، از روش طراحی برای آزمون تروا (DFTT) که در [۱۹] ارائه شدهاست استفاده میکنند. در نهایت روشهایی که هدفشان حفاظت از هاIP است، نیز در این بخش مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در [۲۰, ۲۱] مفهوم سختافزار حامل اثبات (PCH) ارائه شدهاست که مبتنی بر روش حفاظت نرمافزاری کد حامل اثبات (PCC) است.

## روش ثباتهای سایه

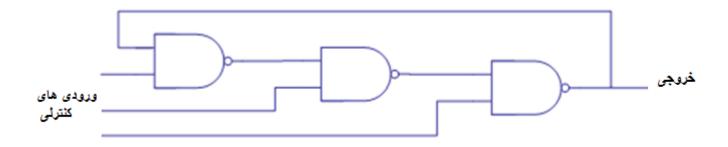
ایده استفاده از ثباتهای سایه اولین بار در [۸] ارائه شد و بعد از آن در [۲۸] مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تشخیص تروا براساس اثرانگشت تاخیر مسیر، اولین بار در [۷] ارائه شد. در این مقاله نویسندگان نشان داده اند که با کمک تحلیل داده آماری این روش می تواند ترواهای سخت افزاری با اندازه 7, درصد مساحت تراشه را تشخیص دهد. مساله پیش روی این روش مشکل بودن اندازه گیری تاخیر مسیرهای داخلی است. ایده ثباتهای سایه راه حل این مشکل را ارائه داده است. شکل 7 معماری پایه این



شکل ۳-۴: معماری پایه محاسبه تاخیر مسیرهای داخلی با استفاده از ثبات سایه [۷]

#### روش را نشان میدهد.

این معماری شامل یک ثبات سایه، یک مقایسه گر و یک ثبات نتیجه است. ثبات سایه با پالس ساعتی متفاوت با ساعت سیستم کار میکند. ساعت این ثبات، یک سیگنال است که از انحراف منفی در پالس ساعت سیستم حاصل می شود. در واقع فاز پالس ساعت ثبات سایه قابل تنظیم است. برای اندازه گیری تاخیر مسیرهای میانی، در ابتدا فاز ساعت سایه همان فاز ساعت سیستم است. بنابراین مقادیر درون ثبات سایه و ثبات مقصد مشابه هستند و خروجی مقایسه گر صفر است. سپس فاز ساعت سایه کاهش می یابد تا جایی که خروجی مقایسه گر یک شود و مقدار ۱ در ثبات نتیجه ذخیره می شود. این مقادیر از طریق زنجیره پویش، خوانده می شوند. معایب این روش: ۱ – گام تغییر فاز پالس ساعت سایه در دقت اندازه گیری تاخیر نقش اساسی دارد و تعیین کننده کارایی این روش است. استفاده از تولید کننده سیگنال با دقت بالا نیز مساحت و توان مصرفی زیادی را تحمیل می کند. ۲ – وجود تغییرات فرآیند و نویز اندازه گیری می تواند دقت نتایج را کم کند. راه حل رایج حل این مشکل، استفاده از تحلیل داده آماری برای حذف اثر این دو است. ۳ – با افزایش ابعاد مدار اصلی، تعداد مسیرهای داخلی نیز افزایش بیافته و بردارهای آزمون بیشتری برای پوشش این مسیرها و بهبود پوشش آزمون، باید اعمال شود. این مسیرها و بهبود پوشش آزمون، باید اعمال شود. این مسیرها و بهبود پوشش آزمون، باید اعمال شود. این

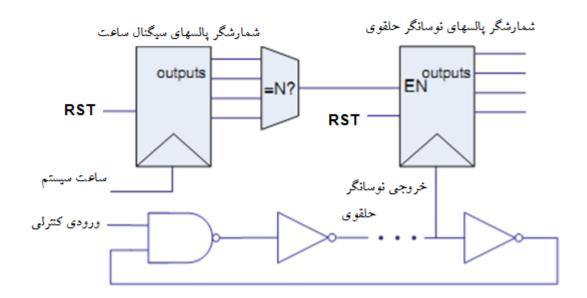


شكل ٣-٥: مدار نوسانگر حلقوى ساده [٣٩]

امر هزینه را بالا می برد. ۴\_ هرچه تعداد مسیرهای داخلی بیشتر شود، ثباتهای سایه بیشتری نیاز است و شبکه سیگنال ساعت ثباتهای سایه باید گسترده تر شود. بنابراین هم سربار مساحت خواهیم داشت و هم کارایی ممکن است کاهش یابد.

## روش استفاده از نوسانگرهای حلقوی

به منظور کاهش هزینه آزمون روش ثباتهای سایه، در عین استفاده از تاخیر مسیرها، بعضی محققان به این فکر افتادهاند که بجای اندازهگیری مسیرهای موجود، مسیرهای جدیدی ایجاد کنند و تاخیر آنها را اندازهگیری کنند. روش استفاده از نوسانگرهای حلقوی از رایج ترین این روشهاست [۴۹, ۴۰]. چرا که مساحت آنها بسیار کمتر از سایر معماریهای بازدارنده از تروا است و از طرفی از آنجا که معماری نوسانگر حلقوی بسیار ساده است، درج آنها اثر بسیار کمی بر طراحی اولیه میگذارد. شکل معماری نوسانگر حلقوی بسیار ساده را نشان می دهد. استفاده از دروازههای NAND به جای NOT کنترل پذیری نوسانگر را بهبود می دهد. تنها وقتی هر سه سیگنال کنترلی فعال باشد، نوسان انجام می شود و در حالت عادی این مدار سربار توان مصرفی تحمیل نمی کند. علاوه بر این وجود این سیگنالهای کنترلی باعث می شود طراحان تروا متوجه جزئیات مدار نشوند. ایده اصلی پشت این روش، این است که هر تغییری در مدار اولیه پارامترهای نوسانگر حلقوی را نیز تغییر خواهد داد. مساله مطرح در این روش این است که چند نوسانگر باید در مدار درج شود و کجا باید اینکار انجام شود؟ روش دیگری که از این است که چند نوسانگر باید در مدار درج شود و کجا باید اینکار انجام شود؟ روش دیگری که از ایده نوسانگرهای حلقوی استفاده می کند، به جای درج این نوسانگرها در مکانهای مختلف، با استفاده ایده نوسانگرهای حلقوی استفاده می کند، به جای درج این نوسانگرها در مکانهای مختلف، با استفاده ایده نوسانگرهای حلقوی استفاده می کند، به جای درج این نوسانگرها در مکانهای مختلف، با استفاده

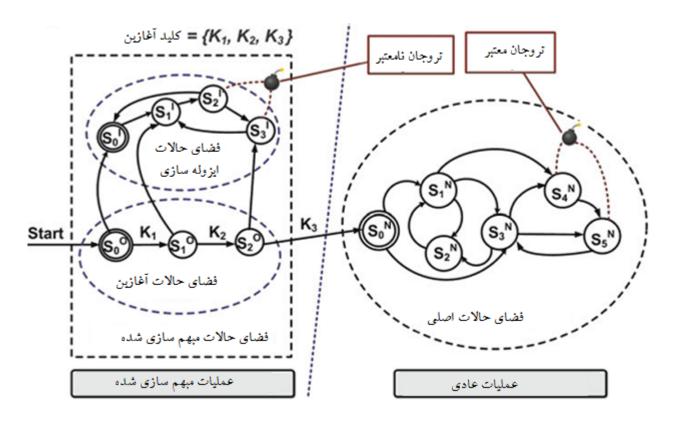


شکل ۳\_۶: پیمانه اندازهگیری فرکانس [۴۰]

از دروازههای منطقیِ داخل مدار اصلی و با افزودن مالتی پلکسرها، دروازههای NAND و معکوس کننده ها، نوسانگرهای حلقوی را می سازد. این روش حساسیت روش تشخیص تروا را بیشتر میکند. در بدترین حالت اضافه کردن مدار تروا ممکن است نوسانگر را خاموش کند. وقتی مدار کوچک باشد، ساختن نوسانگرهای حلقوی ساده است. اما برای مدارهای پیچیده تر طراحان باید از الگوریتمهایی استفاده کنند که فرآیند درج نوسانگرها را خودکار انجام دهند. مساله دیگر نحوه محاسبه و اندازهگیری فرکانس نوسانگرهاست که به عنوان نشانهای از تغییر تاخیر مسیرها مدنظر قرار می گیرد. اغلب برای اینکار از ماژولهای اندازهگیری فرکانس روی خود تراشه استفاده می شود. شکل -2 یک نمونه از این ماژولها را نشان می دهد. با شروع به کار مدار هر دو شمارنده شروع به شمارش می کنند. اولی با فرکانس مدار و دومی با فرکانس نوسانگر حلقوی. وقتی خروجی شمارنده اول برابر -10 شود، شمارنده دوم از کار می افتد و نسبت خروجی این شمارندهها نشان دهنده فرکانس نوسانگر است. این روش سربار مساحت می افتد و نسبت خروجی این شمارندهها نشان دهنده فرکانس نوسانگر است. این روش سربار مساحت

## ۳\_۲\_۵ روشهای مبتنی بر حذف رخدادهای نادر

در [۱۱] با فرض اینکه طراح تروا صرفاً از رخدادهای نادر برای تحریک تروا استفاده میکند، ایده بردارهای تروا را ارائه کردهاند. این بردارها رخدادهای با فرکانس پایین را تحریک میکنند تا بدین



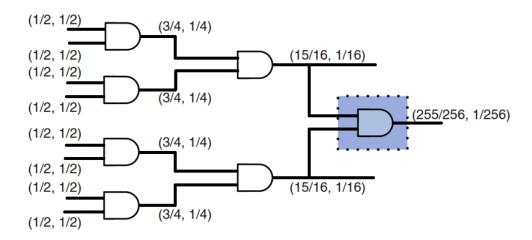
شکل ۳-۷: مدار مبهمسازی شده که شامل مدار اصلی می باشد [۱۸]

وسیله قابلیت تشخیص در روشهای آزمون ساختاری قبلی، بهبود یابد. روش مبهم سازی طراحی [۱۸]، فلیپ فلاپهای پویش [۱۶] و روش معکوس سازی ولتاژ [۱۷]، همگی بر این فرضیه استوار هستند و روشهای بازدارنده ساختاری/عملکردی محسوب می شوند. مبهم سازی طراحی به معنی این است که طراحی به نحوی تغییر داده شود که از نظر عملیاتی مشابه طرح اولیه باشد ولی فهم منطق درون آن برای طراح تروا سخت تر باشد. بطوری که مهندسی معکوس طرح بسیار مشکل تر شود. در [۱۸] روشی برای بازدارندگی از تروا ارائه شده است و ماشین حالات مدار و گذار بین حالات به نحوی تغییر داده شده است که یک حالت مبهم سازی شده و عملیات عادی را نشان می دهد. تنها راه رفتن از حالات مبهم سازی شده به حالات عادی، کلید X است.

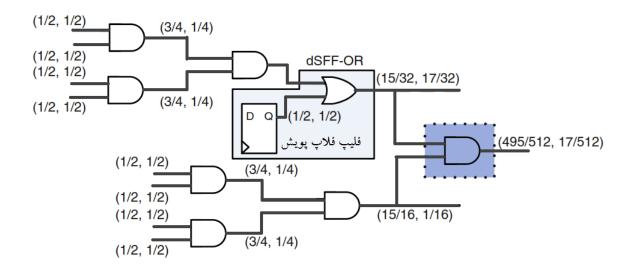
الگوی ورودی که باعث گذار از حالات مبهمسازی شده به حالات عادی می شود را رشته کلید آغازین

می گویند. بدون دانستن این کلید، احتمال نفوذ حمله کننده به حالت عمکردی عادی، بسیار کم می شود. بنابراین تحلیل احتمال بروز رخدادها توسط طراح تروا، اطلاعات غلطی را به وی خواهد داد. برای آنکه احتمال یافتن کلید را کاهش دهیم، باید فضای حالات مبهمسازی شده بسیار بزرگ شود. ترواهایی که بعد از مبهم سازی طراحی به آن اضافه می شوند، به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول ترواهایی هستند که همه یا بخشی از مدار تحریکشان شامل حالات داخل بخش مبهمسازیشده است و دسته دوم آنهایی هستند که تمام مدار تحریکشان شامل حالات بخش عادی مدار است. ترواهای دسته اول در حالت عادی، به هیچ وجه تحریک نمی شوند و نگرانی درباره آنها نداریم. اما ترواهای دسته دوم ممکن است تحریک شوند. اما به علت اینکه احتمالاتی که طراح تروا از شبیهسازی ها بدست آورده، ارقام اشتباهی بوده است، لزوماً مدار تحریک این ترواها شامل رخدادهای نادر نخواهد بود. برای پیادهسازی مبهمسازی طراحی، میتوان از ابزارهای طراحی خودکار استفاده کرد. برای خودکارسازی این کار، الگوریتمی در [۱۸] ارائه شدهاست. معایب این روش: در بسیاری از موارد، فرضیات این روش صحیح نخواهد بود. اولین فرض این است که طراح تروا تنها از رخدادهای نادر برای تحریک تروا استفاده میکند. این در حالیست که اولاً برخی از ترواها همیشه فعال هستند. ثانیاً تعریف نادر بودن یک رخداد ممکن است از دید طراح سیستم و طراح تروا متفاوت باشد. فرض دوم این روش این است که طراح تروا هیچ دیدی نسبت به نحوه مبهمسازی طراحی ندارد. اگر هریک از این فرضیات درست نباشد، کارایی این روش کاهش خواهد یافت. در [۱۶] احتمال گذار سیمهای داخلی با یک توزیع هندسی مدل شدهاست و روش بازدارنده از تروای ارائه شدهاست که میتواند احتمال گذار مدارات تروا عملیاتی را افزایش دهد. برای این کار، فلیپ فلاپهای اضافی با نام فلیپ فلاپهای ساختگی، به مدار اضافه میشوند به نحوی که عملکرد مدار را تغییر ندهند. شکل ۳\_۸ مدار اصلی و مدار شامل فلیپ فلاپهای ساختگی را نشان می دهد. همانطور که در شکل نشان داده شده است، احتمال یک شدن خروجی مدار با این روش ۸٫۵ برابر شدهاست. این روش از دو طریق میتواند به تشخیص تروا و بازدارندگی از تروا کمک کند: ۱\_ تحلیل اثرات جانبی مبتنی بر توان مصرفی: به علت اضافه کردن فلیپ فلاپها و دروازههای منطقی مربوط به آنها به مدار ، فعالیت تروا در حالت آزمون بیشتر خواهد شد و توان بیشتری مصرف خواهد کرد. ۲ \_ آزمون عملیاتی: فلیپ فلاپهای اضافه میتوانند احتمال گذار سیمهای داخلی را به نحوی تعدیل كنند كه احتمال فعال شدن تروا افزايش يابد. بنابراين فرضيه رخداد نادر كه طراح تروا طرح خود را بر آن استوار کردهاست، صحیح نخواهد بود و در طول فاز آزمون نتایج غلط در خروجیها مشاهده خواهد شد. در [۱۷] یک روش وارونهسازی ولتاژ برای افزایش فعالیت تروا بدون افزودن دروازههای منطقی

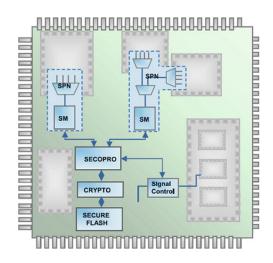
1)



2)



شكل ٣\_٨: مدار اصلى و مدار شامل فليپ فلاپهاى ساختگى [1۶]



شكل ٣-٩: معماري SoC شامل پيمانه هاي DEFENSE

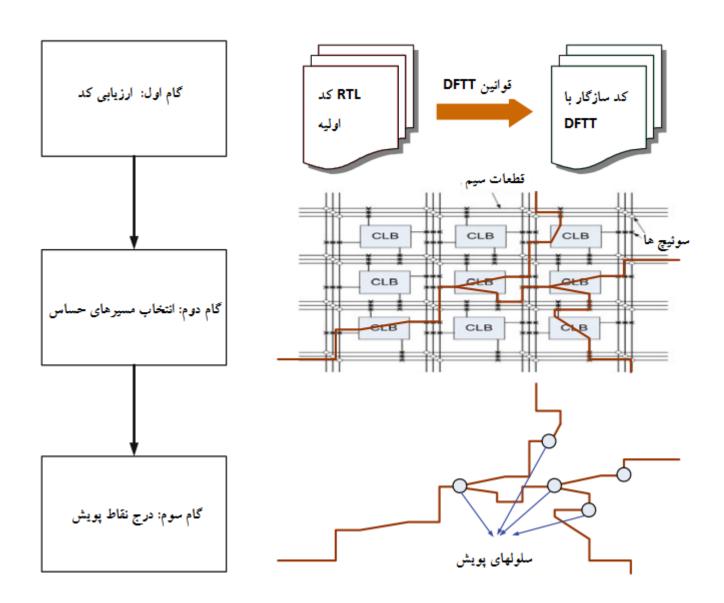
اضافه، ارائه شدهاست. ایده اصلی این است که با جابجا کردن تغذیه و زمین در دروازههای منطقی، عملکرد آن به نحوی تغییر میکند که خروجی با احتمال کم، بیشتر رخ خواهد داد. در منطق ،CMOS وارونه كردن ولتاژ تغذیه باعث كاهش پتانسیل دروازه منطقی می شود و این امر باعث می شود پتانسیل طبقات بعدی نیز کاهش یابد. این امر باعث می شود بعد از چند طبقه، دیگر سیگنال در مدار منتشر نشود. برای جلوگیری از این امر نیز در این مقاله راهکاری ارائه شدهاست. در [۱۴] منطق زیرساختی برای انجام بررسی های امنیتی برخط در طول عملکرد عادی مدار، ارائه شده است که متمرکز بر حوزه SoC است. مدار با قابلیت بازییکربندی موسوم به DEFENSE که مخفف «طراحی برای امنیت» است، به SoC افزوده می شود تا نظارت بر ناهنجاری ها را در زمان اجرا انجام دهد. شکل ۳\_۹ معماری چنین SoC ای را نشان می دهد. پیمانه اصلی این زیرساخت، زوج مدار SPN یا شبکه پویش سیگنال و SM یا ناظر امنیت است. SPN که شبکه ای از مالتی پلکسرهای توزیع شدهاست، به نحوی پیکربندی می شود که زیرمجموعهای از سیگنالهای مهم تعریف شده توسط کاربر را انتخاب کند و به واحد SM منتقل کند. در این واحد رفتار مورد انتظار کاربر بررسی می شود. پردازشگر امنیت و کنترل SECOPRO به نحوی SPN را پیکربندی میکند که به طور پویا سیگنالهای لازم را انتخاب کند. این پیکربندیها رمز شده و در یک حافظه امن نگهداری میشود. وقتی ناهنجاری رفتاری تشخیص داده شود، پیمانه کنترل سیگنال SECOPRO را فعال میکند تا مقادیر سیگنالهای مشکوک را بازنویسی کند و سیستم را به حالت عادی برگرداند. همچنین، هستهای که رفتار نادرست داشته است، کنار گذاشته می شود. معایب این روش: سربار سختافزاری ناشی از پیمانههای این زیرساخت مساله قابل تاملی است.

## ۳\_۲\_۶ طراحی برای آزمون تروا

در [۱۹] یک روش مقاوم سازی سختافزار در برابر تروا ارائه شدهاست که مشابه روش مرسوم طراحی برای آزمون (DFT) در آزمون اشکال است. از آنجا که هدف این روش، مقاوم سازی دربرابر تروا است، طراحی برای آزمون تروا نام گرفتهاست. البته علیرغم شباهت در نام، تفاوتهای بسیاری بین DFT و DFTT وجود دارد. هدف DFT یافتن اشکالات داخل مدار بدون تروا با ایجاد بردارهای آزمون است. در حالیکه هدف DFTT تشخیص حضور یا عدم حضور تروا با استفاده از این بردارهاست. در شکل ۳-۱۰ سه گام اصلی این روش که در ادامه توضیح داده می شود، نشان داده شده است. گام اول: ارزیابی کد: کد HDL مربوط به مدار اصلی با استفاده از قوانین کد نویسی DFTT به یک کد سازگار با DFTT تبدیل می شود. گام دوم: انتخاب مسیرهای حساس: فرض بر این است که طراحان تروا قصد دارند مداری به مدار اصلی اضافه کنند که از طریق آن اطلاعات حساس داخلی را سرقت کنند. بدین منظور قبل از درج تروا، تلاش میکنند تا اهمیت نسبی سیگنالهای داخلی (مانند کلید رمز در مدارات رمز نگاری) را ارزیابی کنند. بنابراین ابزار DFTT که برای خودکار سازی عملیات DFTT طراحی شدهاست، مسیرهایی را که سیگنالهای حساس از آنها عبور میکنند یا به عملکرد سیگنالهای حساس مدد میرسانند، به نحوی از مسیر بین ورودی های مدار تا خروجی های مدار برکنار می دارد. گام سوم: درج نقاط پویش: براساس مسیرهای حساسی که در گام دوم انتخاب شد، سلولهای پویش در کد سازگار با DFTT درج می شود. این گام مشابه درج فلیپ فلاپهای پویش در هنگام استفاده از DFT است. اما سلولهای یویش کمی متفاوت هستند. بعد از اینکه طراحی ما با این روش مقاوم سازی شد، بقیه مراحل آزمون مشابه DFT است.

#### ٣\_٢\_٧ سخت افزار حامل اثبات

در [۴۴] نویسندگان تلاش کردهاند محدودیت روشهای تشخیص تروا رایج را بیان کنند. اینکه همه این روشها سعی در بررسی حضور تروا در تراشههای ساخته شده دارند. اما درباره بررسی حضور تروا در طرح، قبل از ساخت آن، تلاش اندکی انجام شدهاست. روشهایی که تا کنون برای طراحی سختافزار مطمئن معرفی شدند، هیچکدام تلاشی برای حفاظت از هایIP سختافزاری در برابر تروا نکردهاند. درمورد هایIP نرمافزاری در سال ۱۹۹۶ روش PCC یا کد حامل اثبات، ارائه شدهاست. در این روش یک اثبات سوری که به صورت خودکار قابل صحت سنجی است، تعیین میکند که آیا کد مورد نظر از



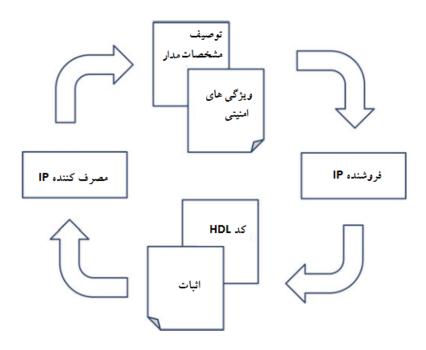
شکل ۳\_۱۰: گامهای اصلی در روشDFTT [۱۹]

یک سری ویژگیهای سوری پیروی میکند یا نه. بعد از آن، این اثبات با کد ترکیب می شود تا گیرنده بتواند به طور خودکار کد را نسبت به اثبات چک کند و تصمیم بگیرد که کد را اجرا کند یا نه. ایده گسترش این روش به حوزه سختافزار مطمئن اولین بار در [۲۰] مطرح شد. نویسندگان این مقاله با اشاره به گسترش استفاده از هلا FPGA و ابزارهای قابل بازپیکربندی، بر لزوم ارائه روش ارائه کردهاند کردهاند. به عنوان اولین گام در امنیت سختافزار قابل اثبات، نویسندگان این مقاله روشی ارائه کردهاند که اثباتهای مربوط به یکسانی مدارهای ترکیبی پیادهسازی شده در FPGA را فراهم میکند. این روش نیازمند یک تابع مشخصه (x) برای هر عملیات منطقی و یک پیادهسازی (x) استخراج شده از توش نیازمند یک تابع مشخصه (x) برای هر عملیات منطقی و یک پیادهسازی (x) استخراج شده از این اولین آزمند یک تابع مشود. نویسندگان این مقاله ساختاری به نام miter ایجاد کردهاند که از اعمال تابع x که این دو با یکدیگر نامساوی باشند. بنابراین اگر miter به هیچ وجه درست می شود که به ازای x که این دو با یکدیگر نامساوی باشند. بنابراین اگر miter به هیچ وجه درست نباشد، یعنی مشخصه یا پیادهسازی برابر است. محدودیت این روش این است که باید تابع بولی معادل مدار را داشته باشیم. در x که باید تابع بولی معادل مدار را داشته باشیم. در x که روتکل جدید برای طراحی هستههای مدار به جای رشته بیتی x FPGA ارائه کردهاند. در این روش یک پروتکل جدید برای طراحی هستههای مدار به جای رشته بیتی x FPGA ارائه شدهاست که در x ۱ شان داده شدهاست.

## ۳\_۲\_۸ مقایسه روشهای تشخیص تروا

## مقایسه رویکردهای تشخیص تروا بر اساس اندازه نسبی تروا

جدول زیر خلاصه ای از مزایا و معایب نسبی روشهای مبتنی بر آزمون منطقی را در مقایسه با روشهای مبتنی بر تحلیل اثرات جانبی برای تشخیص تروا نشان می دهد. واضح است که دو روش مکمل یکدیگر هستند. بنابراین رویکردهایی که نقاط قوت هر دو را ترکیب کنند، می توانند مورد توجه بیشتری قرار گیرند. مزیت اصلی روشهای زمان آزمون، عدم وجود سربار سخت افزاری است. در حالیکه عیب اصلی آنها نیازمندی به یک مدار مرجع یا مدار بدون تروا برای انجام مقایسه هاست. روشهای زمان اجرا معمولاً سربار کارایی و توان مصرفی بالایی دارند ولی در مقابل امکان ایجاد اطمینان %۱۰۰ را فراهم می کنند.



شكل ۱۱-۳: روند طراحي هسته هاي IP و توليد و بررسي اثبات در روش PCHIP [۲۱]

## بررسی و مقایسه روشهای تشخیص تروا

در این بخش برخی از روشهای تشخیص تروا حین آزمون شرح داده می شود و مزایا و معایب نسبی آنها مقایسه می شود. اکثر روشهای تشخیص تروا که تا کنون ارائه شده است، در این دسته قرار می گیرند. برخی از این روشها از روش آزمون عملکردی استفاده می کنند و برخی دیگر اثرات جانبی را تحلیل می کنند.

## جدول ۳\_۱: مقایسه آزمونهای منطقی و اثرات جانبی

|       | رویکرد آزمون منطقی      | رویکرد تحلیل اثرات     |
|-------|-------------------------|------------------------|
|       |                         | جانبي                  |
| مزايا | برای ترواهای کوچک موثر  | برای ترواهای بزرگ موثر |
|       | است درمقابل نویز فرآیند | است تولید بردارهای     |
|       | تاثيرپذير نيست          | آزمون ساده است         |
| معايب | تولید بردارهای آزمون    | نسبت به نویز فرآیند    |
|       | پیچیده است. تشخیص       | حساس است تشخیص         |
|       | ترواهای بزرگ مساله ساز  | ترواهای کوچک مساله     |
|       | است                     | ساز است                |

| معایب دیگر          | سربار               | ترواهای قابل       | نام روش          | نوع   |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------|
|                     |                     | ئشخيص              | ,                | روش   |
| طبق نتايج مقاله،    | این روش در حین      | اغلب ترواهای با    | ىروش توليد       | روشها |
| پوشش دهی ترواها     | آزمون انجام مي شود  | تحریک ترکیبی،      | بردارهای آزمون   | آزمون |
| برای مدارهای        | و سربار زمانی بسیار | تعداد معدودي       |                  | منطقي |
| ترتیبی نسبت به      | زیادی دارد.(۴۴٫۵    | از ترواهای با      |                  |       |
| روش بردارهای        | ساعت برای مدار      | تحریک ترتیبی(      |                  |       |
| تصادفي تفاوت        | ( cV007             | فقط ترواهایی که با |                  |       |
| چندانی نداشته و در  |                     | شرايط خاص فعال     |                  |       |
| برخی موارد کمتر     |                     | مىشوند)            |                  |       |
| شدهاست. ضمن         |                     |                    |                  |       |
| اینکه این روش       |                     |                    |                  |       |
| نیاز به تحلیل قبلی  |                     |                    |                  |       |
| مدار برای یافتن     |                     |                    |                  |       |
| رخدادهای نادر       |                     |                    |                  |       |
| دارد. MERO          |                     |                    |                  |       |
| [**                 |                     |                    |                  |       |
| نحوه اعمال كليدها   | طبق گزارش مقاله     | فقط ترواهای        | روش شفاف كردن    |       |
| به پیمانهها و ایجاد | ۵٪ سربار مساحت،     | خیلی بزرگ ( فقط    | پیمانهها (افزایش |       |
| امضای خروجی،        | ۱۳٪ سربار توان      | ترواهایی که در     | کنترل پذیری و    |       |
| در نتیجه این        | مصرفی، ۵٪ سربار     | شرايط خاص فعال     | مشاهده پذیری)    |       |
| روش موثر است        | تاخیر و ۹ پایه      | مىشوند)            | [٢٩]             |       |
| که در این مقاله     | اضافه لازم است.     |                    |                  |       |
| توضیح چندانی داده   |                     |                    |                  |       |
| نشدهاست.            |                     |                    |                  |       |
|                     |                     |                    |                  |       |

| معایب دیگر  | 1                   | ترواهای قابل     | ا نام روش       | <u>.</u> . |
|---|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| معایب دیگر  | سربار               |                  | ا نام روس       | _          |
|   |                     | ئشخيص            |                 | روش        |
|   |                     |                  | ىروش ناحيه بندى |            |
| كاملا وابسته به   | آزمون زیاد است و    | تحریک ترتیبی که  | [1•]            | تحليل      |
|   | هرچه مدار بزرگتر    |                  |                 | اثرات      |
| چرا که هیچ روند   | شود، این سربار      | فعال ميشوند      |                 | جانبي      |
| خودکارسازی برای   | بیشتر میشود.        |                  |                 | با         |
| ناحیهبندی و ایجاد   |                     |                  |                 | رويكرد     |
| بردارهای آزمون  |                     |                  |                 | اندازه     |
| ارائه نشدهاست.  |                     |                  |                 | گیری       |
|   |                     |                  |                 | توان       |
|   |                     |                  |                 | مصرفي      |
| افزایش حرارت و  | سربار زمانی زیاد در | اغلب ترواهای با  | روش اعمال       |            |
| در پی آن کاهش   | حین آزمون به علت    | تحریک ترکیبی،    | بردارهای پایدار |            |
| عمر مدار به علت   | ثابت نگهداشتن       | تعداد معدودی از  | شده [۲۴]        |            |
| افزايش خودخواسته  | بردار ورودی برای    | ترواهای با تحریک |                 |            |
| توان مصرفي  | مدت زمان تعیین      | ترتيبي ( فقط     |                 |            |
|   | شده لازم است.       | ترواهایی که با   |                 |            |
|   | ·                   | شرايط خاص فعال   |                 |            |
|   |                     | مىشوند)          |                 |            |
| پوشش تروا پایین   | سربار ابزارهای      | این روش فقط      | روش محاسبه      |            |
| در حد ٪۵۰ برای  | جانبی اندازهگیری    | برای یک مدار     | جریان از طریق   |            |
| ترواهای فعال و  | دقیق جریان _        | ترکیبی آزموده    | پایههای تغذیه   |            |
| ۱۰٪ برای ترواهای  ۱۰٪ برای  ۱ | سربار زمانی حین     | شدهاست. برای     | مختلف [۶]       |            |
| غيرفعال   |                     | مدارات ترتیبی    |                 |            |
|   |                     | خیلی مناسب       |                 |            |
|   |                     | نخواهد بود.      |                 |            |
|   |                     | J. J.            |                 | 1          |

| روش استفاده از ترتیب انواع ترواهای سربار زمانی حین عدم تشخیص درهی مجدد فلیپ کوچک و بزرگ آزمون برخی ترواهای با فلاپهای پویش (فقط ترواهایی که ناز به پایههای ناز به پایههای فعال میشوند) اضافه برای تراشه، نازیل به پایههای تراشه، تاخیر فقط ترواهای با سربار زمانی حین ترواهایی که در مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون و خروجی مدار مسیرهای ازان است. و اقع نشده و در و خروجی مدار مسیرهای داخلی الدازه و در ویکرد گیری محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص ترواهای تاخیر ایرگ راحت تر مسیرهای داخلی الدازه و در ویکرد انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص تاخیر گیری محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص محاسبه تاخیر انواع ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی استفاده از ثباتهای بررگ (هرچه اندازه میکند. با بیشتر زمانی و سربار مساحت و توان تغییر فاز کلاک ایشتر زمانی و سربار مساحت و افزایش ابعاد مدار بیشتر زمانی و سربار مساحت و افزایش ابعاد مدار   | معایب دیگر         | سربار            | ترواهای قابل     | نام روش          |        |
|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| دهی مجدد فلیپ کوچک و بزرگ آزمون تحریک ترواهای با فلاپهای پویش (فقط ترواهایی که فعال میشوند) با شرایط خاص بسته به کوچکترین اضافه برای تراشه، ترکیبی ترکیبی ترکیبی ترکیبی ترکیبی ترکیبی ترکیبی تحریک ترکیبی آزمون ترواهایی که در مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون و خروجی مدار مسیرها یک اثرات ترکیبی اثرات ترکیبی اثرات ترکیبی اندازه و در و خروجی مدار مسیرهای داخلی اندازه و در واقع نشده و در گیری تاخیر گیری اندازه و ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص تراهای مسیرهای داخلی اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی سایه [۸] شورها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی سایه [۸]   |                    |                  | ئشخيص            |                  | روش    |
| فلاپهای پویش با شرایط خاص اضافه برای ترتیبی اختال می شوند) با شرایط خاص اضافه برای تراشه، ایناز به پایههای اضافه برای تراشه، اختال می شوند) با سربار زمانی حین عدم تشخیص تحلیل مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون ترواهای با سربار زمانی حین ترواهایی که در مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون ترواهای مسیر بین ورودی بزرگ راحت تر بزرگ راحت تر است. واقع نشده و در ویکرد با است. واقع نشده و در مسیرهای داخلی با اولویت ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص ترواهای مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای مساحت و توان تغییر فاز کلاک استایه این ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی سایه [۸] باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | عدم تشخیص          | سربار زمانی حین  | انواع ترواهای    | استفاده از ترتیب |        |
| اله المناف براى تراشه، المناف براى تراف به كوچكترين المناف المنا | برخی ترواهای با    | آزمون            | کوچک و بزرگ      | دهی مجدد فلیپ    |        |
| وفعال می شوند)  روش های محاسبه تاخیر فقط ترواهای با سربار زمانی حین عدم تشخیص تصحلیل مسیرها [۷]  تحریک ترکیبی آزمون مسیر بین ورودی اثرات برزگ راحت تر است.  با است.  محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص تاخیر گیری محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص تاخیر انواع ترواها با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک استفاده از ثباتهای ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک — را زیاد میکند. با باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک — را زیاد میکند. با   | تحریک ترتیبی۔      |                  | (فقط ترواهایی که | فلاپهای پویش     |        |
| روشهای محاسبه تاخیر فقط ترواهای با سربار زمانی حین عدم تشخیص تحلیل مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون ترواهای مسیرها [۷] تحریک ترکیبی و خروجی مدار بین ورودی جانبی اشت. و افع نشده و در واقع نشده و در واقع نشده و در ویکرد با انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص تاخیر اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک استفاده از ثباتهای ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی سایه [۸] باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | نیاز به پایههای    |                  | با شرایط خاص     | [19]             |        |
| روشهای محاسبه تاخیر فقط ترواهای با سربار زمانی حین عدم تشخیص تحلیل مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون مسیرها [۷] تسخیص ترواهای اثرات بنرگ راحت تر و خروجی مدار بات. و اقع نشده و در ویکرد بات. است. و اقع نشده و در الت. مسیرهای داخلی اندازه محاسبه تاخیر انواع ترواهای حین آزمون سربار زمانی زیاد دقت تشخیص محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک استفاده از ثباتهای ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی سایه [۸] باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | اضافه برای تراشه،  |                  | فعال ميشوند)     |                  |        |
| روشهای محاسبه تاخیر فقط ترواهای با سربار زمانی حین عدم تشخیص تحلیل مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون ترواهایی که در اشتخیص ترواهای اثرات برزگ راحت تر وقع نشده و در ویکی راحت تر است. واقع نشده و در ویکرد اندازه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص تاخیر انواع ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | بسته به کوچکترین   |                  |                  |                  |        |
| تحلیل مسیرها [۷] تحریک ترکیبی آزمون ترواهای که در مسیر بین ورودی اثرات بزرگ راحت تر واهای است. واقع نشده و در ویکرد ویکرد اندازه محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص ترواهای مسیرهای داخلی اولویت ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | تروا قابل تشخيص    |                  |                  |                  |        |
| اثرات برزگ راحت تر واهای واقع نشده و در وخروجی مدار است. واقع نشده و در ویکرد است. اندازه اندازه واقع تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مصاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | عدم تشخیص          | سربار زمانی حین  | فقط ترواهای با   | ىمحاسبه تاخير    | روشها  |
| جانبی است. و خروجی مدار ویکرد است. واقع نشده و در مسیرهای داخلی اندازه ویکرد اندازه و ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | ترواهایی که در     | آزمون            | تحریک ترکیبی_    | مسيرها [٧]       | تحليل  |
| با است. واقع نشده و در مسیرهای داخلی اندازه انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون ـ سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | مسیر بین ورودی     |                  | تشخیص ترواهای    |                  | اثرات  |
| رویکرد اندازه استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | و خروجی مدار       |                  | بزرگ راحت تر     |                  | جانبي  |
| اندازه گیری تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | واقع نشده و در     |                  | است.             |                  | ا با   |
| تاخیری محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | مسیرهای داخلی      |                  |                  |                  | رويكرد |
| تاخیر محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون ـ سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | اند.               |                  |                  |                  | اندازه |
| تاخیر محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون ـ سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   |                    |                  |                  |                  | گیری   |
| محاسبه تاخیر انواع ترواها با سربار زمانی زیاد دقت تشخیص مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸]  سایه [۸]  باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   |                    |                  |                  |                  |        |
| مسیرهای داخلی با اولویت ترواهای حین آزمون سربار تروا وابسته به گام استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸]  سایه [۸]  باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   | دقت تشخیص          | سربار زمانی زیاد | انواع ترواها با  | محاسبه تاخير     |        |
| استفاده از ثباتهای بزرگ (هرچه اندازه مساحت و توان تغییر فاز کلاک سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | تروا وابسته به گام |                  |                  |                  |        |
| سایه [۸] ترواها کوچکتر ناشی از تولید کننده است که پیچیدگی اباشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با  | '                  |                  |                  |                  |        |
| باشد، نیاز به سربار سیگنال کلاک – را زیاد میکند. با   |                    |                  |                  |                  |        |
|   |                    |                  |                  |                  |        |
|   |                    |                  |                  |                  |        |
| پیچیدگی بیشتر توان ثباتهای سایه شبکه توزیع کلاک   |                    |                  |                  |                  |        |
| طراحی است) دردسرساز می شود.   |                    |                  |                  |                  |        |

| معایب دیگر        | سربار             | ترواهای قابل   | نام روش          | نوع |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----|
|                   |                   | ئشخيص          |                  | روش |
| تعداد نوسانگرها   | سربار مساحت و     | فقط ترواهای با | تشخيص تغييرات    |     |
| و موقعیت درج      | توان نوسانگرها    | تحریک ترکیبی۔  | تاخير با استفاده |     |
| آنها كاملا وابسته | یا مدارات اضافه   | تشخیص ترواهای  | از نوسانگرهای    |     |
| به دانش فرد طراح  | جهت ساختن         | بزرگ راحت تر   | حلقوي [۳۰, ۳۱]   |     |
| است.              | آنها در مدارــ    | است.           |                  |     |
|                   | سربار زمانی حین   |                |                  |     |
|                   | آزمون برای خواندن |                |                  |     |
|                   | نتایج_ سربار      |                |                  |     |
|                   | مساحت و توان      |                |                  |     |
|                   | اندازه گیرهای     |                |                  |     |
|                   | فركانس            |                |                  |     |

جدول ۳\_۲: مقایسه روشهای مقابله با تروا

## فصل ۴

## روش پیشنهادی

در این فصل روش پیشنهادی و نتایج جدید بهدست آمده در پایاننامه توضیح داده می شود.

### ۱\_۴ راهکار ما

تلاش این پروژه برای رسیدن به راهکاری ترکیبی و نوین است. در روش پیشنهاد شده، هم از آزمون منطقی و هم از تحلیل اثرات جانبی استفاده می شود. پس این رویکرد را رویکرد ترکیبی می نامیم. مزایا و اهداف استفاده از این روش، متشکل از دو مورد اصلی است:

(۱) رسیدن به راهکاری که بر طبق استانداردهایی مانند درصد پوشش ترواها(دقت آزمون) و یا تعداد بردار لازم(سرعت آزمون)، نسبتاً بهتر از یا قابل مقایسه با کارهای مرتبط پیشین باشد.

(۲) به دست آوردن قاعدهای برای انتخاب رویکرد بهینه، بین دو رویکرد ذکر شده، با توجه به اندازه ی نسبی تروا . همان طور که گفته شد، راهکار ترکیبی معرفی شده در این پروژه، از هر دو رویکرد استفاده میکند. آزمون منطقی یک مدار الکترونیکی، به طور ساده شده، عبارت است از مشاهده خروجیهای یک مدار در پاسخ به ورودیهایی که خروجی آنها در مدار سالم، از قبل معلوم است. هرگونه مغایرت در خروجیها، به منزله وجود تروا در مدار تفسیر خواهد شد. در این پروژه، آزمون، نه تنها در مرحله آزمون منطقی از بسیاری از روشهای پیشین کاراتر است، بلکه مهم تر از آن، احتمال موفقیت در مرحله دوم، توسط اندازهگیری اثرات جانبی را افزایش میدهد. به طور دقیق تر، درمرحله اول، درهنگام تولید بردارهای آزمون منطقی، به جای استفاده از از بردارهای تصادفی، با کمکگیری از "ابزار کمکی تروا"،

سعی میکنیم حدس بزنیم که ترواها در چه گرهای از مدار ظاهر خواهند شد. در هنگام آزمون نیز تروا را در نقاطی از مدار قرار میدهیم که احتمال حمله به آنها بیشتر است. نرم افزار مذکور در حال حاضر طراحی و پیادهسازی شده است. توضیح وعملکرد این نرم افزار به بخش ۴ واگذار شده است. همچنین از آنجا كه نقاط حساس مدار را بدست آوردهايم، با الگوريتمي شبيه MERO سعى خواهد شد كه فعاليت مدار در نقاط محتمل برای حمله، افزایش داده شود. طراحی و پیادهسازی چنین الگوریتمی، یکی از مهمترین چالشهای پیش روی این پروژه خواهد بود. به طور ساده، خروجی این الگوریتم تعداد محدودی بردار تست، با درصد پوشش بسیار مطلوب و بالا است. بلافاصله توضیحاً علاوه می کنیم که کم بودن تعداد بردارهای آزمون، یعنی پائین آمدن زمان آزمون. این امر هدف ۱ را ارضا خواهد کرد. در ادامه، لازم است دربارهی چگونگی پیادهسازی روش اندازهگیری اثرات جانبی در این پروژه روشنگری شود. پارامتر مورد تعقیب ما، توان مصرفی خواهد بود. چگونگی این اندازه گیری برای مدارهای سنتز شده، در بخش بعد توضیح داده خواهد شد. اما در این بخش، ارائه یک توضیح منتزع از فرایند اندازهگیری توان مصرفی، ضروری به نظر میرسد: در مرحله قبل، مدار را به گونهای تحریک کردیم که فعالیت ترواها بالا رود. حالا که تغییرات همه گرهها را محاسبه کرده و در اختیار داریم، اقدام به محاسبه توان مصرفی میکنیم. اگر توان مصرفی مدار زیر آزمون، بالاتر از حداکثر توان مصرفی مدار سالم باشد، مدار زیرآزمون، حاوی تروا تشخیص داده میشود. برای رسیدن به هدف ۲، باید دو مرحله ذکر شده را برای ترواهای کوچک و بزرگ، روی مدارهای مرجع، انجام داد. پس از تکرارهای متعدد، به این جمع بندی خواهیم رسید که در مدارهای ترکیبی و ترتیبی - که این مدارها در بخش ۴ دقیقاً معرفی شده اند- اندازه ترواهای مورد بررسی چگونه می تواند نوع رویکرد را مشخص کند. به عبارت دیگر، با دسترسی به هدف ۲ قادر خواهیم بود که گزارش کنیم: "برای یافتن هر تروا مشخص، در هر مدار مشخص، بهینه است از چه رویکردی استفاده شود." بدين ترتيب، مفهوم "رويكرد اندازه-آگاه تشخيص تروا"، پيادهسازي خواهد شد.

## ۲\_۴ چالشهای پیش رو در روشهای تشخیص تروا

چالشهای اصلی روشهای تشخیص تروا را میتوان سه چالش عمده دانست:

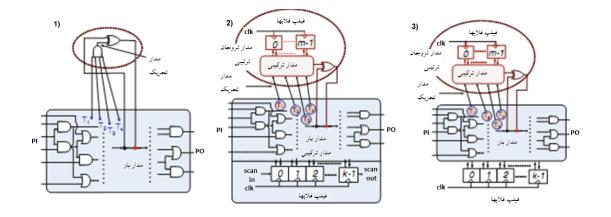
- انتخاب مدل مناسب برای تروا
- تولید بردارهای آزمون برای فعالسازی تروا یا افزایش حساسیت به تروا در روشهای مبتنی بر اثرات

جانبي

• حذف یا کالیبراسیون نویز اندازهگیری، محیط و فرآیند

#### مدلسازی تروا

یژوهشگران تا کنون مدلهای متفاوتی برای تروا انتخاب کردهاند. برای اعمال یکنواختی در فرآیند و ایجاد امکان مقایسه بین روش های مختلف، طبقه بندی سازمان یافتهای برای ترواها براساس پارامترهایی که توصیفگر اندازه، میزان مخفی بودن، احتمال فعال شدن، اثر ناشی از تروا و غیره است، ارائه شدهاست. برای مقاصد تولید بردار آزمون، استفاده از مدل تروا با تحریک دیجیتال و اثر دیجیتال، از سایر مدلها مفیدتر است. مدل عمومی برای ترواهای ترکیبی در فصل قبل نشان داده شد. شرط تحریک تروا ترکیبی، رخداد یک مقدار n بیتی در گرههای داخلی است که فرض شدهاست به اندازه کافی نادر است. خروجی مدار بار گرهی است که وقتی تروا فعال میشود، مقدار منطقیاش معکوس میشود. برای مشکل کردن تشخیص تروا می توان از مدل ترتیبی استفاده کرد که برای فعالسازی تروا لازم است این واقعه نادر، چندین بار تکرار شود. در مدلهای تروا ترتیبی از یک ماشین حالت استفاده می شود که در ساده ترین حالت یک شمارنده است. همچنین به جای مدار بار که در شکلها با دروازه XOR مدل شدهاست، هر مدار ترکیبی دیگری می تواند قرار گیرد. مدار تحریک نیز که در شکلها به صورت دروازه منطقی AND نمایش داده شده، می تواند در حالت کلی هر مدار ترکیبی دیگری باشد. برای تشخیص تروا با استفاده از روشهای تحلیل اثرات جانبی، مدل تروا میتواند بسیار ساده و در حد یک دروازه منطقی غیرفعال باشد تا اثرش را بر جریان تغذیه سکون مدل کند یا یک خازن باشد تا اثرش را بر تاخیر مسیر مدل کند. با این وجود برای تشخیص تروا با استفاده از نظارت بر جریان گذرا یا تابشهای الکترومغناطیس و غیره، لازم است در مدارات تروا فعالیت سوئیچینگ اعمال شود. در این موارد می توان از مدلهای تروای که در روشهای آزمون منطقی استفاده میشوند، استفاده کرد. هرچه اندازه تروا بزرگتر شود، اثرش بر سیگنالهای جانبی بیشتر میشود. از طرفی با افزایش اندازه مدار اصلی، اثر تروا بر این سیگنالها قابل اغماض خواهد بود. بنابراین در مقایسه مدلهای تروا، اندازه نسبی تروا به مدار اصلی و اثر تروا بر سبگنالهای جانبی مقایسه می شود.



شکل ۴ ـ ۱: انواع تروا در مدارهای ترکیبی و ترتیبی [۳۹]

### تولید بردارهای آزمون

تولید بردارهای آزمون یکی از مهمترین بخشهای هر روش تشخیص تروا است. لازم است در طی فرآیند آزمون مدار، هیچ سیگنال فعالساز آزمونی (TE) به طور آشکار موجود نباشد. چرا که مدار تحریک تروا می تواند از این سیگنال استفاده کند و با فعال شدن آن، مدار تحریک غیرفعال شود و مانع از تشخیص تروا شود. اعمال بردارهایی که به صورت تصادفی نقاط مختلف مدار را بیازمایند مفید نیست. چرا که ترواها به صورت هوشمندانه درج می شوند. بطوریکه سیگنالهای ورودی تحریک دارای کنترلپذیری پایین و سیگنالهای خروجی بار، دارای مشاهده پذیری پایینی باشند. در شکل ۴-۱ انواع مختلف تروا در مدارات ترکیبی و ترتیبی نشان داده شده است. چالش بعدی پیش روی تولید بردارهای آزمون، تعداد بیش از اندازه زیاد ترواهای ممکن است که با استفاده از مجموعه محدودی از گرههای داخلی قابل ساخت هستند. با توجه به این موضوع، تولید بردارهای آزمونی که به طور کامل تمام ترواهای ممکن را به جهار گره و گرههای با تر را به یک گره محدود کنیم، برای مداری به کوچکی ۲۸۸۰ از مجموعه مدارات ۱۱۵۸–۱۱۹۸ با تروا مختلف داشت. با توجه به مسائل مطرح شده و علل و عوامل دیگری که از حوصله این بحث خارج است، استفاده از با توجه به مسائل مطرح شده و علل و عوامل دیگری که از حوصله این بحث خارج است، استفاده از روشهای تولید بردار آزمون آماری [۴۵] رایج شده است.

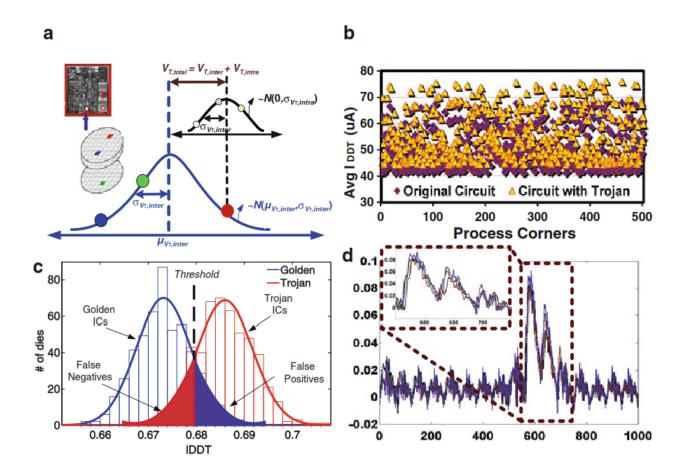
## نویز اندازهگیری، محیط و فرآیند

در روشهای تحلیل اثرات جانبی، تولید بردارهای آزمون به مراتب ساده تر است چرا که نیازی به فعالسازی تروا برای مشاهده نتیجه آن بر پارامتری مثل جریان تغذیه نیست. با این وجود تکنولوژیهای جدید در ابعاد نانو از مشکل تغییرات وسیع در پارامترهای فرآیند رنج می برند. نشان داده شدهاست جریان تغییرات فرآیند در تکنولوژی ۱۸۰ نانومتر تا ۳۰ درصد اختلاف در تاخیر و ۲۰ برابر تغییر در جریان نشتی را موجب می شود. شکل +-1 اثر تغییرات فرآیند را بر ولتاژ آستانه ترانزیستورها نشان می دهد که با توزیع گوسی مدل شدهاست. جریان شبیه سازی شده همپوشانی زیادی در جریان را نشان می دهد که نشانگر اثر مدار تروا است که توسط نویز فرآیند پوشش داده شده است. در بخش c شکل، مشاهده می شود که تغییرات ناشی از نویز فرآیند تابعی از مقدار پارامتر اندازهگیری شده است. بنابراین ممکن است تراشه های دارای تروا به عنوان سالم تلقی شوند.

یک راه حل، افزایش حساسیت به تروا است. انتخاب بردار ورودی که پارامترهای جانبی در شرایط اعمال آن اندازهگیری میشوند، نقش مهمی در مقدار اندازهگیری شده دارد. بردارها باید به نحوی انتخاب شوند که نقش مدار اصلی کمینه و نقش تروا بیشینه شود. بخش بندی به نواحی مختلف و تولید بردار هدایت شده برای القای فعالیت بیشتر در محلهای محتمل وجود تروا، میتواند این امر را میسر کند. از طرف دیگر با کاهش تاثیر نویز فرآیند میتوان حساسیت روشهای تشخیص تروا را بالا برد. میانگین گیری آماری از نویز فرآیند و حذف آن از سیگنال اندازهگیری شده در پژوهشهای اخیر [۴۶] برای افزایش حساسیت انجام شدهاست.

## ۴\_۳ شبیه سازی

دز این بخش ضمن بررسی روند شبیهسازی، نرم افزارها و ابزار مورد استفاده در این پروژه را مرور میکنیم.



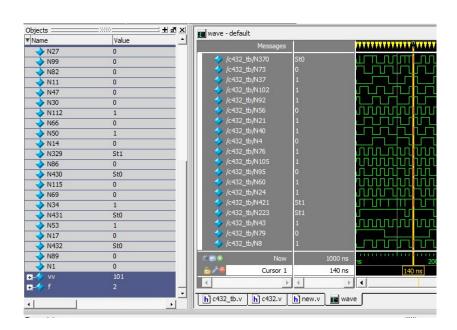
شكل ۴\_۲: اثر تغيير فرآيند بر ولتاژ آستانه و جريان نشتي [۴۶]

### ۴\_۳\_۴ محیط شبیهسازی

در این بخش انواع محیط، ابزار و نرمافزارهایی که برای شبیهسازی در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته میشوند را بررسی خواهیم کرد.

#### ModelSim •

برای آزمون منطقی مدار، و همچنین به دست آوردن میزان فعالیت مدار بر اثر یک دسته بردار آزمون در قالب یک فایل VCD از این محیط شبیهسازی بهره میبریم. این عمل روی مدار ۲۴۲۳ برای این پروژه انجام شد و خروجی آن، ورودی مرحله بعد است. در شکل مقادیر گرههای این مدار قابل مشاهده است.



شکل ۴\_۳: نمای شبیهساز ModelSim

برای آزمون منطقی، از این شبیهساز استفاده میکنیم.

#### vcd2saif commandline tool •

برای محاسبه توان مصرفی، و همچنین پیدا کردن محل قراردادن تروا در مدار، بهتر است فایل فعالیت مدار را به صورت saif. در آوریم. این ابزار عموماً روی سیستمهای لینوکس که نرمافزار design vision را نصب داشته باشند، پیدا می شود. خروجی این مرحله، به عنوان ورودی در هر سه مرحله آتی لازم است. این مرحله، در شبیه سازی ویژه این پروژه انجام شد، و خروجی آن به مرحله Trojan Insert Helper داده شد.

#### Synopsis Design Compiler •

برای آزمون اثرات جانبی، ابتدا نیاز به مدار سنتز شده داریم. این نرم افزار مدار را برای ما سنتز میکند.

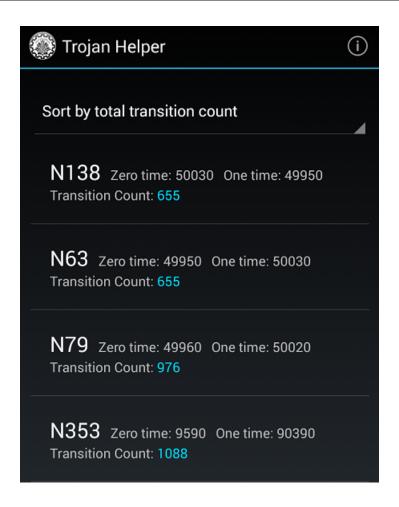
#### Synopsis Power Compiler •

محاسبه توان مصرفی، از روی یک فایل saif و یک مدار سنتز شده، توسط این ابزار میسر است.

#### Trojan Helper •

این نرم افزار، که برای همین پروژه طراحی و پیاده سازی شده است، امکان شناسایی و انتخاب بهترین محل برای قرار دادن تروا در یک مدار را می دهد. روش کار بدین صورت است که اطلاعات فایل saif به صورتی تحلیل میشود که گرههای مدار به ترتیب زمان صفر بودن، مدت زمان یک بودن، یا نرخ تغییرات برای کاربر دسته بندی میشوند. فرض اصلی این نرم افزار این است که ترواها معمولا در گرههای راکد و کم تغییر جایگذاری میشوند و در غیر این صورت به راحتی قابل کشف هستند. این نرم افزار از دو ابزار تشکیل شده است: (۱) بخش سرور – این ابزار یک فایل کشف هستند. در بعد از برقراری ارتباط، این ابزار اقدام به فرستادن اطلاعات فعالیت تک یک فایل ITCP در بعد از برقراری ارتباط، این ابزار اقدام به فرستادن اطلاعات فعالیت تک گرههای مدار، تحت پروتکل TCP از روی فایل saif در بیاده سازی شده است. وظیفه این ابزار، بخش هم برای رایانه و هم برای گوشی هوشمند و تبلت پیاده سازی شده است. وظیفه این ابزار،

شکل ۴\_۴: ابزار saif



شكل ٤ ـ ٥: ابزار saif \_ مشاهده اطلاعات

پارس کردن اطلاعات فرستاده شده از طرف سرور، آنالیز و نمایش آنها به گونهایست که کاربر بتواند به راحتی تصمیم بگیرد کدام نقطه برای جایگذاری تروا مناسبتر است. برای مثال، در شکل زیر، کاربر درخواست کرده که فهرست گرههای مدار به ترتیب صعودی تعداد سوئیچها از صفر به یک و برعکس، نمایش داده شود. پس طبق محاسبات انجام شده در مثال بالا، احتمال حضور تروا در گرههای ۱۳۸۸ و ،۱۳۸۸ از باقی گرهها بیشتر است. در نتیجه، بهتر است برای شبیهسازی یک تروا ۲ بیتی برای آزمون، پایههای ورودی تروا را از این دو گره بگیریم.

#### Insert Trojan •

این برنامه command-line tool به زبان جاوا نوشته شده است. هدف این برنامه قرار دادن یک تروا با اندازه مشخص در یک مدار verilog است. طرز استفاده از این دستور بصورت زیر است: رو

java InsertTrojan "../input/c400.v" "4"

#### Tetramax •

از این نرمافزار برای حذف بردارهایی که اثر آنها در خروجی قابل مشاهده نیست، استفاده می شود.

#### ۲\_۳\_۴ مجموعه داده

برای مدارهای میزبان تروا در آزمونها، از مدارهای ISCAS-۸۵ benchmark استفاده شد. برای بردارهای مدارهای MERO استفاده شد. برای بردارهای و بردارهای و سبیه الگوریتم از حدود ۱۰۰۰ بردار تصادفی با الگوریتمی شبیه الگوریتم که می تواند فعالیت پیاده سازی شد. همان طور که در بخش ۳ بیان شد، ویژگی این الگوریتم در آن است که می تواند فعالیت مدار را در گرههای محتمل به حضور تروا، بیشتر کند.

## ۴\_۳\_۳ نتایج شبیهسازی

در شبیه سازی های این پروژه، بستری فرآهم آوردیم تا بتوانیم یک مدار را تحریک و شبیه سازی کنیم. در نتیجه تمام ابزار مورد استفاده و چگونگی کار کردن با آنها در طول مراحل شبیه سازی برای ما روشن شد. سپس مشخص شد که تنها یک مورد به مجموعه داده ها باید اضافه شود. برای تولید این نرمافزار، نیاز به طراحی و پیاده سازی الگوریتمی مانند MERO داریم که بتواند مجموعه بردارهایی تولید کند که گره های ترواخیز مدار را بیشتر از حالت عادی تحریک کند.

## ۴\_۴ الگوریتم تولید بردار آزمون

این الگوریتم سعی میکند به جای استفاده از الگوهایهای تصادفی، به دنبال مجموعی برداری بگردد که گرههای ترواخیز مدار را تا حد امکان تحریک کنند.

## 4\_۵ شبیهساز تروا یاب

این شبیه ساز از الگوریتم بخش قبل استفاده می کند. مدار سالم را با بردارهای تولید شده شبیه سازی می کند و خروجی های مدار را برای استفاده ذخیره می کند. سپس با استفاده از ابزار درج تروا، مدارهای حاوی تروا تولید می کند و سعی می کند خروجی های مدار را با مدار سالم مقایسه کند. مشاهده اختلاف در خروجی ها به معنی کشف تروا است و در صورت وقوع، برنامه به سراغ تروا بعدی می رود. در فصل بعد بهبودهایی که بر اثر استفاده از این بردارهای هوشمند به دست آمد، در برابر بردارهای تصادفی مقایسه خواهند شد.

## ۴\_۶ بررسی اثر اندازه تروا بر نتیجه آزمون

در جدول  $^4$  -  $^2$  مشاهده می شود که با بالا رفتن اندازه مدار، به دلیل گم شدن اثرات جانبی در لابه لای تغییرات فرایند، پیدا کردن مدار تروا سخت تر شد. ولی هرگاه مقدار نسبی مساحت تروا زیاد شد، آزمون اثرات جانبی بهتر جواب داد. این آزمون میانگین نتایج به دست آمده از مدارات  $^{1}$  ISCAS را نمایش می دهد. از سوی دیگر همان طور که با منطق و احتمالات پیش بینی می شد، آزمون منطقی در پیدا کردن ترواهای کوچک اکیداً موفق تر بوده است.

# ۲-۷ مقایسه نرخ کشف آزمون اثرات جانبی با استفاده از بردارهای هوشمند و تصادفی

همان طور که در جدول  $^*$  مشاهده می شود بردارهای هوشمند ما بسیار بهتر از بردارهای تصادفی ترواها را کشف می کنند. دلیل آن است که بیشتر توان مصرفی در سلولهای  $^*$  TSMC 130 nm متشکل

| اندازه | آزمون منطقى | آزمون اثرات جانبى |
|--------|-------------|-------------------|
| تروجان |             |                   |
| ۲      | 9٧          | ٧٨                |
| ۴      | 90          | ٨٢                |
| ٨      | 94          | ٨۶                |
| ١٢     | ٩٣          | AV                |
| 18     | ٧۶          | 97                |

جدول ۴\_۱: اثر اندازه تروا بر نتیجه آزمون (نرخ کشف تروا)

از توان پویا میباشد. این توان پویا وابسته به میزان سوئیچینگ گرههای مدار است. حال که ما مدار را ثابت نگه داشته و بیشتر سعی بر فعال کردن گرههای ترواخیز داشتیم، این اختلاف به خوبی در توان مصرفی خود را نشان داد. نکته دیگری که به نظر میرسد این است که با بزرگ شدن هرچه بیشتر مدار میزبان، روش هوشمند ما ارزش خود را بیشتر نشان میدهد.

| مدل مدار | بردار هوشمند | بردار تصادفی |
|----------|--------------|--------------|
| cfTT     | 99           | 99           |
| c*99     | ٩٨           | ٩٨           |
| слл      | ٩٨           | ٩٨           |
| c1400    | 97           | 94           |
| c19+A    | ٩٨           | 90           |
| cY9V.    | 98           | ٨٨           |
| crof.    | ٩٣           | ЛЯ           |
| c0710    | ٩٢           | ۸۳           |
| CFYAA    | ٩٢           | ۸۰           |
| CYDDY    | ٨۶           | VV           |

جدول ۲-۲: مقایسه آزمون اثرات جانبی با بردارهای هوشمند و تصادفی (نرخ کشف تروا)

## فصل ۵

## نتيجهگيري

در این فصل، ضمن جمع بندی نتایج جدید ارائه شده در پایاننامه، مسائل باز باقی مانده و همچنین پیش نهادهایی برای ادامه ی کار ارائه می شوند.

## ۱۵ جمع بندی نتایج بدست آمده

ترواهای سختافزاری مدارهایی با عملیات بداندیشانه هستند که ممکن است به مدار اصلی افزوده شوند. رویکردهای بسیاری برای جلوگیری از اثرات مخرب ترواها وجود دارد. ما در این پژوهش بر دو رویکرد کشف تروا از طریق آزمون منطقی و اثرات جانبی تمرکز کردیم. در بخش آزمون منطقی، روش آزمونی ارائه و پیادهسازی کردیم که در مقابل روشهای آزمون تصادفی مرسوم، با حفظ نرخ کشف، زمان بسیار کمتر و بهتری ارائه میدهد. به عبارت دیگر، تعداد بردارهای آزمون به میزان ۸۰ تا ۹۰ درصد کاهش یافت. سپس با استفاده از همین بردارهای هوشمند، آزمون اثرات جانبی را انجام دادیم. در بخش آینده تاثیر استفاده از آزمون بردارهای هوشمند را بر آزمون اثرات جانبی، به عنوان دستاورد اوّل این پروژه مرور نهایی خواهیم کرد. در نهایت، در فصل پیش اندازه ی تروجان را به عنوان یک پارامتر تعیین کننده مورد مطالعه قرار دادیم. ما از آزمایشهایی که روی ۱۶ مدار از SCAS-۸۵ صورت گرفت، به قانون حد آستانهای برای انتخاب بهترین روش آزمون بین دو روش منطقی و اثرات جانبی رسیدیم. در ادامه این حد را دوباره مرور میکنیم.

## ۵\_۱\_۱ یک آزمون اثرات جانبی بهتر

با توجه به جدول  $^*$ ۷-۷، مقایسه شد که آزمون اثرات جانبی با بردارهای هوشمند، به طور میانگین ۱۰ درصد و تا  $^*$ ۵ درصد نتایج بهتری از آزمون اثرات جانبی با بردارهای تصادفی به دست می دهد. منظور از نتایج بهتر، نرخ کشف تروا بالاتر، در زمان برابر است.

## ۵ ـ ۱ ـ ۲ مشاهده تاثیر اندازه تروا در نتیجه آزمون

بررسیها و به طور خلاصه ۴\_۶ نشان داد هر چه ترواها کوچکتر باشند، آزمون منطقی کاراتر و هرچه بزرگتر باشند، بهتر است از آزمون اثرات جانبی استفاده کنیم. در مدارهای ISCAS-۸۵ مرز اندازه نسبی ۱/۰ درصد برای انتخاب روش برتر به دست آمد.

## ۵\_۲ مسائل باز و کارهای آتی

### ۵\_۲\_۸ آزمون خودکار اندازهآگاه

ما در این پژوهش مرزی برای انتخاب نوع آزمون برای اندازه تروا بدست آوردیم. حال اگر شبیه ساز خود را بگونه ای برنامه ریزی کنیم که بعد از محاسبه اندازه نسبی تروا، فقط یک رویکرد آزمون بهتر را انجام دهد، آزمون خودکاری داریم که به احتمال زیاد سرعت میانگین، دقت و پیچیدگی آن برای هر تعداد از ترواها، به ترتیب بیشتر، بیشتر و کمتر خواهد بود. (به نسبت هر کدام از آزمون های اثرات جانبی و منطقی)

#### ۵\_۲\_۲ محل فرضى تروا

ما در این پروژه بنا به تحقیقاتی که در فصل ۳ بررسی شد، فرص کردیم گرههایی ترواخیز هستند که کمترین فعالیت را در ازای ورودیهای تصادفی دارند. سپس، توانستیم بردارهای هوشمند، هدفمند و کوتاه تری را به دست آوریم. در واقع هدف هر الگوریتم هوشمندی، کاهش فضای نمونه برای سریع تر به جواب رسیدن است. اما سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا فرضی که از سال ۲۰۱۲ درباره ی محل احتمالی تروا صورت گرفته است، در سالهای آتی هم درست خواهد ماند؟ به نظر

فصل ۵. نتیجهگیری

میرسد بررسی فاکتورهای آماری دیگری دربارهی محل قرارگیری تروا، بررسی روند طی شده، و برونیابی موقعیت تروا در آینده، میتوان زمینهی یک تحقیق آماری و با ارزش باشد.

#### ۵\_۲\_۵ مدل مدار و تروا

ما مجموعه آزمونهایمان را روی تروا مدل ،XOR-payload AND-trigger که ترکیبی میباشد انجام دادیم. محدودیت دیگر این پژوهش در استفاده از مدارهای میزبان ترکیبی بود. یک موضوع داغ برای ادامه این پژوهش، مدلسازی ترواهای ترتیبی، و آزمایش روی مدارهای میربان ترتیبی مانند ISCAS-۸۹، و مشاهده شباهتها و رفتارهای آن مدارها میباشد.

#### ۵\_۲\_۵ ایجاد فعالیت نسبی بیشتر برای ترواها

در تولید بردارهای هوشمند، ما بر این نکته تمرکز کردیم که تا جای ممکن، گرههای ترواخیز را تحریک کنیم. یک راه حل جایگزین این است که گرههای بی تروا را (هم) ثابت و بیفعالیت نگاه داریم. این روش جالب به نظر میرسد، زیرا فاکتوری که مهم است، فعال تر بودن نسبی گرههای ترواخیز است. به نظر میرسد این افزایش فعالیت ترواها، بهبود قابل قبولی در نتایج آزمون به ارمغان خواهد آورد.

## ۵\_۲\_۵ افزایش دقت شبیهسازی

در آزمونهای جانبی، هرچه پارامترهای شبیه سازی جامع تر باشند، نتایج آن به واقعیت نزدیک تر خواهند بود. ما در این پروژه تنها نویز تغییرات فرایند را در نظر گرفتیم. به عبارت دیگر، فرض کردیم نویز اندازه گیری و محیط صفر باشند. اضافه کردن هریک از این دو، ارزیابی دقیق تری را به همراه خواهد داشت.

## ۵\_۲\_۶ آزمون واقعی

این پروژه به دلیل در اختیار نداشتن تجهیزات آزمون، محدود به شبیه سازی بود. بدیهی است که نتایج بدست آمده از آزمون واقعی به مراتب موثق تر خواهند بود.



- [1] Defense Science Board Task Force. High performance microchip supply. Technical report, 2005.
- [2] United States Department of Commerce Bureau of Industry and S. O. of Technology Evaluation. Defense industrial base assessment: Counterfeit electronics. Technical report, 2010.
- [3] M. Tehranipoor and F. Koushanfar. A survey of hardware trojan taxonomy and detection. volume 27, pages 10–25. IEEE, 2010.
- [4] D. Agrawal, S. Baktir, D. Karakoyunlu, P. Rohatgi, and B. Sunar. Trojan detection using ic fingerprinting. In Security and Privacy, 2007. SP'07. IEEE Symposium on, pages 296–310. IEEE, 2007.
- [5] R. Rad, J. Plusquellic, and M. Tehranipoor. A sensitivity analysis of power signal methods for detecting hardware trojans under real process and environmental conditions. Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on, 18(12):1735–1744, 2010.
- [6] X. Wang, H. Salmani, M. Tehranipoor, and J. Plusquellic. Hardware trojan detection and isolation using current integration and localized current analysis. In *Defect and Fault Tolerance of VLSI Systems*, 2008. DFTVS'08. IEEE International Symposium on, pages 87–95. IEEE, 2008.
- [7] Y. Jin and Y. Makris. Hardware trojan detection using path delay fingerprint. In Hardware-Oriented Security and Trust, 2008. HOST 2008. IEEE International Workshop on, pages 51–57. IEEE, 2008.

[8] J. Li and J. Lach. At-speed delay characterization for ic authentication and trojan horse detection. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2008. HOST 2008. IEEE International Workshop on, pages 8–14. IEEE, 2008.

- [9] S. Jha. Randomization based probabilistic approach to detect trojan circuits. In *High Assurance Systems Engineering Symposium*, 2008. HASE 2008. 11th IEEE, pages 117–124. IEEE, 2008.
- [10] M. Banga and M. S. Hsiao. A region based approach for the identification of hardware trojans. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2008. HOST 2008. IEEE International Workshop on, pages 40–47. IEEE, 2008.
- [11] F. Wolff, C. Papachristou, S. Bhunia, and R. S. Chakraborty. Towards trojan-free trusted ics: Problem analysis and detection scheme. In *Proceedings of the conference on Design*, automation and test in Europe, pages 1362–1365. ACM, 2008.
- [12] H. Salmani, M. Tehranipoor, and J. Plusquellic. A novel technique for improving hard-ware trojan detection and reducing trojan activation time. Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, IEEE Transactions on, 20(1):112–125, 2012.
- [13] X. Wang, M. Tehranipoor, and J. Plusquellic. Detecting malicious inclusions in secure hardware: Challenges and solutions. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2008. HOST 2008. IEEE International Workshop on, pages 15–19. IEEE, 2008.
- [14] M. Abramovici and P. Bradley. Integrated circuit security: new threats and solutions. In Proceedings of the 5th Annual Workshop on Cyber Security and Information Intelligence Research: Cyber Security and Information Intelligence Challenges and Strategies, page 55. ACM, 2009.
- [15] L.-W. Kim, J. D. Villasenor, and C. K. Koç. A trojan-resistant system-on-chip bus architecture. In *Military Communications Conference*, 2009. MILCOM 2009. IEEE, pages 1–6. IEEE, 2009.
- [16] H. Salmani, M. Tehranipoor, and J. Plusquellic. New design strategy for improving hardware trojan detection and reducing trojan activation time. In *Hardware-Oriented* Security and Trust, 2009. HOST'09. IEEE International Workshop on, pages 66–73. IEEE, 2009.

[17] M. Banga and M. S. Hsiao. Vitamin: Voltage inversion technique to ascertain malicious insertions in ics. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2009. HOST'09. IEEE International Workshop on, pages 104–107. IEEE, 2009.

- [18] R. S. Chakraborty and S. Bhunia. Security against hardware trojan through a novel application of design obfuscation. In *Proceedings of the 2009 International Conference* on Computer-Aided Design, pages 113–116. ACM, 2009.
- [19] Y. Jin, N. Kupp, and Y. Makris. Dftt: design for trojan test. In *Electronics, Circuits*, and Systems (ICECS), 2010 17th IEEE International Conference on, pages 1168–1171. IEEE, 2010.
- [20] S. Drzevitzky, U. Kastens, and M. Platzner. Proof-carrying hardware: Towards runtime verification of reconfigurable modules. In *Reconfigurable Computing and FPGAs*, 2009. ReConFig'09. International Conference on, pages 189–194. IEEE, 2009.
- [21] E. Love, Y. Jin, and Y. Makris. Enhancing security via provably trustworthy hardware intellectual property. In *Hardware-Oriented Security and Trust (HOST)*, 2011 IEEE International Symposium on, pages 12–17. IEEE, 2011.
- [22] R. Karri, J. Rajendran, K. Rosenfeld, and M. Tehranipoor. Trustworthy hardware: Identifying and classifying hardware trojans. *Computer*, 43(10):39–46, 2010.
- [23] R. M. Rad, X. Wang, M. Tehranipoor, and J. Plusquellic. Power supply signal calibration techniques for improving detection resolution to hardware trojans. In *Proceedings of the* 2008 IEEE/ACM International Conference on Computer-Aided Design, pages 632–639. IEEE Press, 2008.
- [24] R. S. Chakraborty, S. Narasimhan, and S. Bhunia. Hardware trojan: Threats and emerging solutions. In *High Level Design Validation and Test Workshop*, 2009. HLDVT 2009. IEEE International, pages 166–171. IEEE, 2009.
- [25] Z. Chen, X. Guo, R. Nagesh, A. Reddy, M. Gora, and A. Maiti. Hardware trojan designs on basys fpga board. Embedded System Challenge Contest in Cyber Security Awareness Week-CSAW, 2008, 2008.
- [26] L. Lin, M. Kasper, T. Güneysu, C. Paar, and W. Burleson. Trojan side-channels: Lightweight hardware trojans through side-channel engineering. In Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES 2009, pages 382–395. Springer, 2009.

[27] R. Torrance and D. James. Reverse engineering in the semiconductor industry. In Custom Integrated Circuits Conference, 2007. CICC'07. IEEE, pages 429–436. IEEE, 2007.

- [28] D. Rai and J. Lach. Performance of delay-based trojan detection techniques under parameter variations. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2009. HOST'09. IEEE International Workshop on, pages 58–65. IEEE, 2009.
- [29] J. Aarestad, D. Acharyya, R. Rad, and J. Plusquellic. Detecting trojans through leakage current analysis using multiple supply pad s. *Information Forensics and Security, IEEE Transactions on*, 5(4):893–904, 2010.
- [30] Y. Alkabani and F. Koushanfar. Consistency-based characterization for ic trojan detection. In Proceedings of the 2009 International Conference on Computer-Aided Design, pages 123–127. ACM, 2009.
- [31] M. Potkonjak, A. Nahapetian, M. Nelson, and T. Massey. Hardware trojan horse detection using gate-level characterization. In *Design Automation Conference*, 2009. DAC'09. 46th ACM/IEEE, pages 688–693. IEEE, 2009.
- [32] M. Banga and M. S. Hsiao. A novel sustained vector technique for the detection of hardware trojans. In VLSI Design, 2009 22nd International Conference on, pages 327– 332. IEEE, 2009.
- [33] H. Salmani, M. Tehranipoor, and J. Plusquellic. A layout-aware approach for improving localized switching to detect hardware trojans in integrated circuits. In *Information Forensics and Security (WIFS)*, 2010 IEEE International Workshop on, pages 1–6. IEEE, 2010.
- [34] D. Du, S. Narasimhan, R. S. Chakraborty, and S. Bhunia. Self-referencing: a scalable side-channel approach for hardware trojan detection. In *Cryptographic Hardware and Embedded Systems*, CHES 2010, pages 173–187. Springer, 2010.
- [35] S. Narasimhan, D. Du, R. S. Chakraborty, S. Paul, F. Wolff, C. Papachristou, K. Roy, and S. Bhunia. Multiple-parameter side-channel analysis: a non-invasive hardware trojan detection approach. In *Hardware-Oriented Security and Trust (HOST)*, 2010 IEEE International Symposium on, pages 13–18. IEEE, 2010.

[36] M. Tehranipoor and C. Wang. Introduction to hardware security and trust. Springer, 2012.

- [37] I. Pomeranz and S. M. Reddy. A measure of quality for n-detection test sets. *Computers*, *IEEE Transactions on*, 53(11):1497–1503, 2004.
- [38] R. S. Chakraborty, S. Paul, and S. Bhunia. On-demand transparency for improving hardware trojan detectability. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2008. HOST 2008. IEEE International Workshop on, pages 48–50. IEEE, 2008.
- [39] J. Rajendran, V. Jyothi, O. Sinanoglu, and R. Karri. Design and analysis of ring oscillator based design-for-trust technique. In VLSI Test Symposium (VTS), 2011 IEEE 29th, pages 105–110. IEEE, 2011.
- [40] X. Zhang, A. Ferraiuolo, and M. Tehranipoor. Detection of trojans using a combined ring oscillator network and off-chip transient power analysis. *ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC)*, 9(3):25, 2013.
- [41] G. Bloom, B. Narahari, and R. Simha. Os support for detecting trojan circuit attacks. In Hardware-Oriented Security and Trust, 2009. HOST'09. IEEE International Workshop on, pages 100–103. IEEE, 2009.
- [42] M. Hicks, M. Finnicum, S. T. King, M. Martin, and J. M. Smith. Overcoming an untrusted computing base: Detecting and removing malicious hardware automatically. In Security and Privacy (SP), 2010 IEEE Symposium on, pages 159–172. IEEE, 2010.
- [43] D. McIntyre, F. Wolff, C. Papachristou, S. Bhunia, and D. Weyer. Dynamic evaluation of hardware trust. In *Hardware-Oriented Security and Trust*, 2009. HOST'09. IEEE International Workshop on, pages 108–111. IEEE, 2009.
- [44] M. S. Hsiao and M. Tehranipoor. On trust in third-party hardware ips.
- [45] R. S. Chakraborty, F. Wolff, S. Paul, C. Papachristou, and S. Bhunia. Mero: A statistical approach for hardware trojan detection. In *Cryptographic Hardware and Embedded Systems-CHES* 2009, pages 396–410. Springer, 2009.
- [46] S. Borkar, T. Karnik, S. Narendra, J. Tschanz, A. Keshavarzi, and V. De. Parameter variations and impact on circuits and microarchitecture. In *Proceedings of the 40th* annual Design Automation Conference, pages 338–342. ACM, 2003.

## واژەنامە

| ت                     | الف                     |
|-----------------------|-------------------------|
| hardware trojan فزارى | side-channel test جانبي |
| intersection تقاطع    | آزمون منطقیا            |
| تقسیمبندی partition   | heuristic ابتكارى       |
| توزیعشده distributed  | strategy                |
|                       |                         |
| ح                     | ب                       |
| عرکتعرکت              | بارگذاریا               |
|                       | برچسب label.            |
| د                     | packing                 |
| binary                | best response           |
|                       | بیشینه maximum          |
| ر                     |                         |
| behaviour             | <b>پ</b>                |
|                       | robustness              |
| j                     | پشتیبان                 |
| scheduling زمانبندی   | نرخ کشف coverage rate   |
| bonodaming            | پوششی covering پوششی    |

واژهنامه \_\_\_\_\_

| ک                    | س   |
|----------------------|---|
| کمینه minimum        | ساختی constructive                          |
|                      | proof-carrying hardware سختافزار حامل اثبات |
| ٩                    | pay off, utility                            |
| مجموعه               |   |
| منطقیاogical         | ع   |
| موازی                |   |
|                      | action                                      |
| ن                    |   |
| نتیجهی نهایی outcome | ق   |
|                      | قوى   |

Abstract

With constant increase in the rate of VLSI circuits manufactured in sites separate from

the designers and computer architects, global concern regarding the possibility of integration

of malware by the manufacturing foundries has arisen. Particularly, one main issue that

affects reliability of the chips is modifications or additions with malicious intention, known

as Hardware Trojans, which are easily applicable during design and manufacturing phase

of chips. There has been an increasing fraud in chip-set manufacturing. Hardware Trojans

may leak confidential information outside the chip, to the attacker, may alter the function of

circuit, or completely fail a system.

Hence search for new Trojan Detection methods is absolutely essential. Almost all the

present methods are restricted, in that they are suitable only for small Trojans or the gigantic

ones. This project strives to fill the gap, by introducing a combined size-aware approach,

which is well-suited to striking a balance between tiny and very large Systems-on-Chip.

Comparable in speed, our approach is able to offer higher accuracy than its predecessors at

the expense of a more complex test design.

Keywords: Hardware Trojan Detection, Reliability, System-on-Chip, VLSI



#### Sharif University of Technology

Department of Computer Engineering

M.Sc. Thesis

# Hardware Trojan Detection: A Size-aware Approach

By:

Seyed Behnam Heydarshahi

Supervisor:

Dr. Shaahin Hessabi

May 2015